



HC32F115 系列

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器

数据手册

Rev1.01 2025 年 01 月

产品特性

ARM Cortex-M0+ 32bit MCU, 32MHz, up to 64KB Flash, 4KB SRAM, 9 Timers, RTC, 12bit ADC, 6 个通信接口

■ ARMv6-M 架构 32bit Cortex-M0+ CPU, 最

高工作频率 32MHz

■ 内置存储器

- 最大 64Kbyte 的 Flash, 支持安全保护^{*1}
- 最大 4Kbyte 的 SRAM

■ 电源, 时钟, 复位管理

- 系统电源 (VDD): 2.7-5.5V
- 4 个独立时钟源: 外部主时钟晶振 (4-20MHz), 外部副晶振 (32.768kHz), 内部高速 RC (32MHz), 内部低速 RC (32.768kHz)
- 包括上电复位 (POR), 低电压检测复位 (LVDR), 端口复位 (NRST) 在内的 8 种复位源, 每个复位源有独立标志位

■ 低功耗运行

- 外设功能可以独立关闭或开启
- 低功耗模式: Sleep, Stop 模式

■ 支持外设事件相互触发降低 CPU 处理负荷

■ 最多 12 通道 12bit 1MSPS ADC, 支持单次/扫描变换, 支持各个 Timer 事件触发开始变换

■ Timer

- 1 个 16bit 通用 Timer (Timer0), 支持异步计数
- 8 个多功能 16bit 通用 Timer (TimerB), 支持输入捕捉、输出比较、PWM 输出
- 硬件 RTC, 支持 1ppm 级误差校准

■ 最大 28 个 GPIO (LQFP32)

■ 最大 40 个 GPIO (LQFP44)

■ IO 最大驱动能力 IOL 20mA, IOH 10mA

■ 最大 6 个通信接口

- 4 个 USART, 其中 1 个 UART 支持 LIN 总线协议。支持全双工和半双工异步通信
- 1 个 I2C, 支持 7 位/10 位地址格式

- 1 个 SPI, 支持 16bit 数据宽度

■ 支持 96 位全球 Unique ID

■ 封装形式:

- LQFP32 (7×7mm, 0.8mm pitch)
- LQFP44 (10×10mm, 0.8mm pitch)

*1: 关于 Flash 安全保护的具体规格, 请咨询销售窗口。

支持型号:

HC32F115H8TH-LQ44	HC32F115F8TH-LQ32
-------------------	-------------------

声 明

- ★ 小华半导体有限公司（以下简称：“XHSC”）保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。
- ★ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品，并设计、验证和测试您的应用，以确保您的应用满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
- ★ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
- ★ XHSC 产品的转售，若其条款与此处规定不同，XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
- ★ 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
- ★ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2025 小华半导体有限公司 保留所有权利

目 录

产品特性	2
声 明	3
目 录	4
表索引	7
图索引	9
1 简介 (Overview)	10
1.1 型号命名规则	11
1.2 型号功能对比表	12
1.3 功能框图	13
1.4 功能简介	14
1.4.1 CPU	14
1.4.2 总线架构 (BUS)	14
1.4.3 复位控制 (RMU)	14
1.4.4 时钟控制 (CMU)	14
1.4.5 电源控制 (PWC)	15
1.4.6 初始化配置 (ICG)	15
1.4.7 嵌入式 FLASH 接口 (EFM)	15
1.4.8 内置 SRAM (SRAM)	15
1.4.9 通用 IO (GPIO)	16
1.4.10 中断控制 (INTC)	16
1.4.11 内部时钟校准器 (CTC)	16
1.4.12 模数转换器 (ADC)	17
1.4.13 通用定时器 (Timer0)	18
1.4.14 通用定时器 (TimerB)	18
1.4.15 实时时钟 (RTC)	18
1.4.16 看门狗计数器 (SWDT)	18
1.4.17 串行通信接口 (USART)	18
1.4.18 集成电路总线 (I2C)	19
1.4.19 串行外设接口 (SPI)	20
1.4.20 CRC 计算单元 (CRC)	20
2 引脚配置及功能 (Pinouts)	21
2.1 引脚配置图	21
2.2 引脚功能表	23

2.3 引脚功能说明	28
2.4 引脚使用说明	30
3 电气特性 (ECs)	31
3.1 参数条件	31
3.1.1 最小值和最大值.....	31
3.1.2 典型值.....	31
3.1.3 典型曲线	31
3.1.4 负载电容	31
3.1.5 引脚输入电压.....	31
3.1.6 电源方案	32
3.1.7 电流消耗测量	32
3.2 绝对最大额定值.....	33
3.3 工作条件	34
3.3.1 通用工作条件	34
3.3.2 REGC 外部电容	34
3.3.3 上电/掉电时的工作条件	34
3.3.4 复位和电源控制模块特性.....	34
3.3.5 供电电流特性	36
3.3.6 低功耗模式唤醒时序.....	39
3.3.7 I/O 端口特性	40
3.3.8 USART 接口特性	42
3.3.9 I2C 接口特性	43
3.3.10 SPI 接口特性	44
3.3.11 SWD 接口特性	45
3.3.12 外部时钟源特性	47
3.3.13 内部时钟源特性	49
3.3.14 12 位 ADC 特性	50
3.3.15 内置温度传感器 TSN 特性	54
3.3.16 闪存	55
4 封装信息	56
4.1 封装尺寸	56
4.2 焊盘示意图.....	58
4.3 丝印说明	60
4.4 封装热阻系数	61
5 订购信息	62

版本修订记录 63

表索引

表 1-1 型号功能对比表	12
表 2-1 引脚功能表	23
表 2-2 端口配置	26
表 2-3 通用功能规格	27
表 2-4 引脚功能说明	28
表 2-5 引脚使用说明	30
表 3-1 电压特性	33
表 3-2 电流特性	33
表 3-3 热特性	33
表 3-4 通用工作条件	34
表 3-5 V _{REGC} 工作条件	34
表 3-6 上电/掉电时的工作条件	34
表 3-7 复位和电源控制模块特性	34
表 3-8 f _{HCLK} =32MHz 电流消耗	36
表 3-9 f _{HCLK} =24MHz 电流消耗	37
表 3-10 f _{HCLK} =32kHz 电流消耗	38
表 3-11 STOP 模式电流消耗	39
表 3-12 模拟模块电流消耗	39
表 3-13 低功耗模式唤醒时间	39
表 3-14 I/O 静态特性	40
表 3-15 输出电压特性	40
表 3-16 输出电流特性	41
表 3-17 I/O 交流特性 ⁽¹⁾	41
表 3-18 USART AC 时序	42
表 3-19 USART 最高波特率	42
表 3-20 I _C 电气特性	43
表 3-21 SPI 电气特性	44
表 3-22 SWD 电气特性	45
表 3-23 高速外部用户时钟特性	47
表 3-23 低速外部用户时钟特性	47
表 3-24 XTAL 4~20 MHz 振荡器特性 ⁽¹⁾	47
表 3-25 XTAL32 振荡器特性 ⁽¹⁾	48
表 3-26 HRC 振荡器特性 ⁽¹⁾	49

表 3-27 LRC 振荡器特性	49
表 3-28 ADC 特性	50
表 3-29 ADC_IN0~7 输入通道精度	51
表 3-30 ADC_IN8~11 输入通道精度	51
表 3-31 ADC_IN0~7 输入通道动态精度	51
表 3-32 ADC_IN8~11 输入通道动态精度	51
表 3-33 闪存特性	55
表 3-34 闪存编程擦除时间	55
表 3-35 闪存可擦写次数和数据保存期限	55
表 4-1 各封装热阻系数表	61

图索引

图 1-1 功能框图.....	13
图 3-1 引脚负载条件（左）与输入电压测量（右）	31
图 3-2 电源方案.....	32
图 3-3 电流消耗测量方案.....	32
图 3-4 I/O 交流特性定义	41
图 3-5 USART 时钟时序	42
图 3-6 USART (CSI) 输入输出时序	43
图 3-7 I2C 总线时序定义.....	43
图 3-8 SCK Clock 定义.....	44
图 3-9 SPI 接口时序要求.....	45
图 3-10 SWD SWCLK 时钟	46
图 3-11 SWDIO 输入输出.....	46
图 3-12 采用8MHz 晶振的典型应用	48
图 3-13 ADC 精度特性.....	52
图 3-14 使用 ADC 的典型连接.....	53
图 3-15 电源和参考电源去耦	53

1 简介 (Overview)

HC32F115 系列是基于 ARM® Cortex®-M0+ 32-bit RISC CPU，最高工作频率 32MHz 的高性能 MCU。Cortex-M0+内核支持 2 级流水线，运算能力达到 0.95 Dhystone MIPS/ MHz，硬件调试电路支持 2-pin 的 SWD 调试界面。

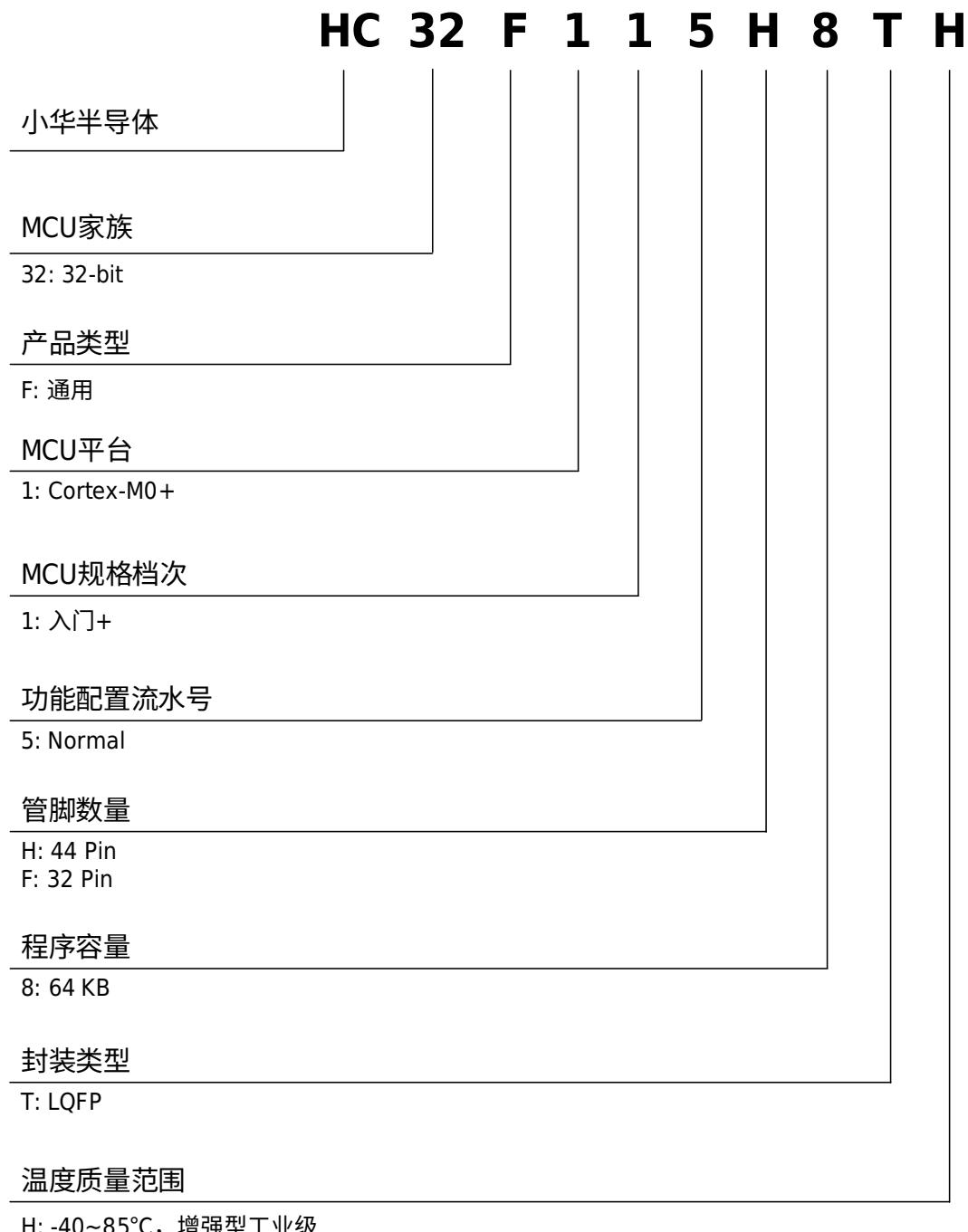
HC32F115 系列集成了片上存储器，包括最大 64KB 的 Flash，最大 4KB 的 SRAM。集成了 Flash 访问预取指加速单元 (Prefetch)，提高 Flash 访问效率。支持外设间事件相互触发，可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。

HC32F115 系列集成了丰富的外设功能。包括最大 12 通道的 12bit 1MSPS ADC，1 个 16bit Timer (Timer0) 支持异步计数，8 个多功能 16bit Timer (TimerB) 支持输入捕捉、输出比较、PWM 输出，4 个 USART 通信接口，其中 1 个 USART 支持 LIN 通信功能，1 个 I2C 通信接口，1 个 SPI 通信接口，HC32F115 系列支持宽电压范围 (2.7-5.5V)，宽温度范围 (-40-85°C) 和低功耗模式。

典型应用

HC32F115 系列提供 Pin Pitch 0.8mm 的 44pin、32pin 的 LQFP 封装，适用于家电控制、智能硬件等领域。

1.1 型号命名规则



1.2 型号功能对比表

表 1-1 型号功能对比表

功能		产品型号	
		HC32F115H8TH	HC32F115F8TH
引脚数		44	32
GPIO数		40	28
CPU	内核	Cortex M0+	
	频率	32MHz	
存储	Flash	64KB	
	SRAM	4KB	
时钟	内部高速振荡器	1/1.5/2/3/4/6/8/12/16/24/32MHz	
	内部低速振荡器	32.768kHz	
	外部高速晶振振荡器	4~20MHz	
	外部低速晶振振荡器	32.768kHz	-
电源电压范围		2.7~5.5V	
单/双电源		单电源	
温度范围		-40-85°C	
外部端口中断		INTP * 10vec + KR * 1vec + NMI * 1vec	
定时器	Timer0	1unit	
	TimerB	8unit	
实时时钟 (RTC)		1	
SWDT		1	
通信接口	UART	4ch	
	LIN	1ch	
	I2C	1ch	
	SPI	1ch	
模数转换器 (ADC, 12bit)		12ch	8ch
低电压检测单元 (LVD)		1	
循环冗余校验 (CRC)		✓	
内部时钟校准器 (CTC)		✓	
调试接口		SWD	
封装类型		LQFP44 (10mm*10mm)	LQFP32 (7mm*7mm)

1.3 功能框图

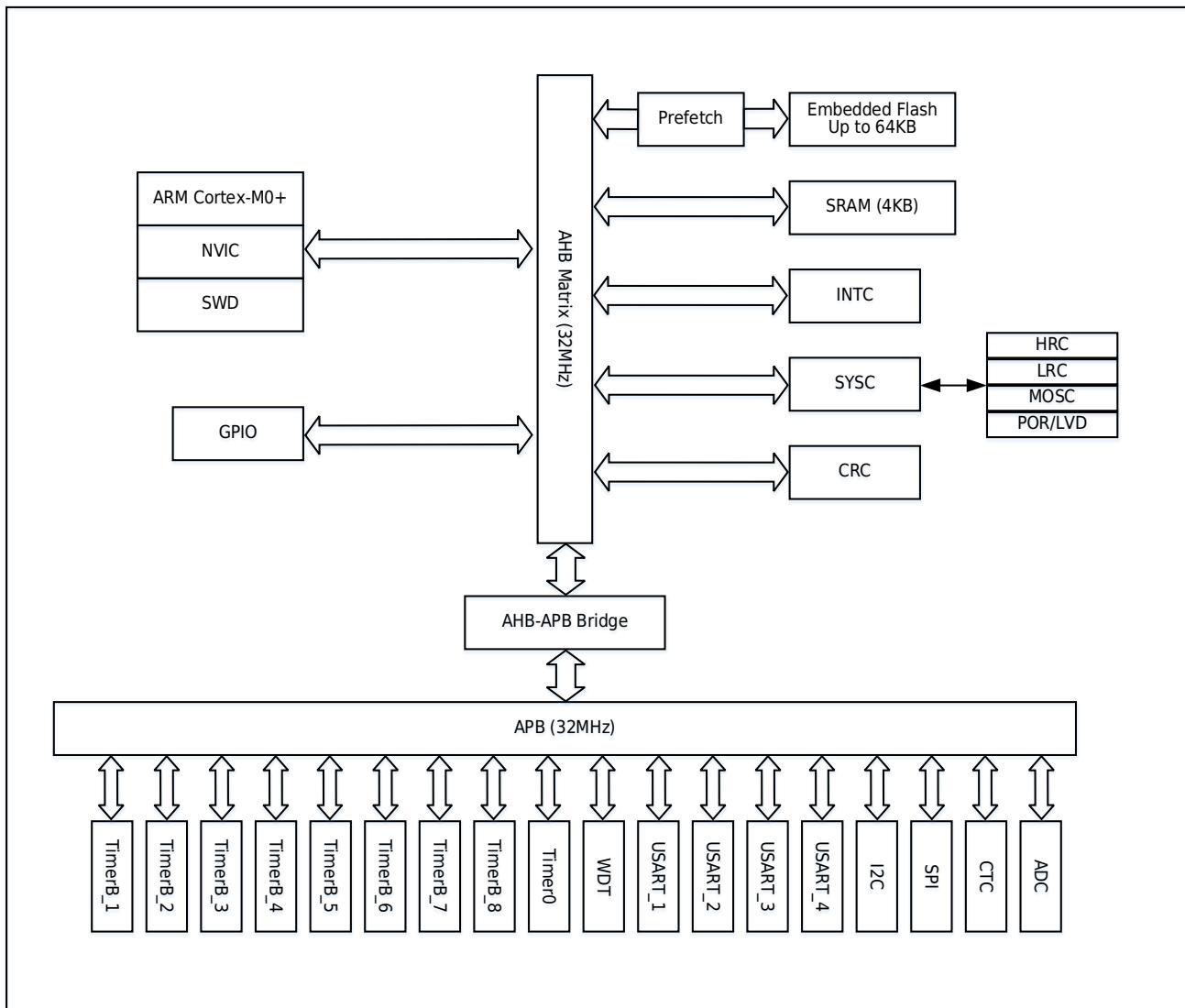


图 1-1 功能框图

1.4 功能简介

1.4.1 CPU

HC32F115 系列集成了最新一代的嵌入式 ARM® Cortex®-M0+精简指令 CPU，拥有 2 级流水线结构，实现了管脚少功耗低的同时，提供出色的运算性能和迅速的中断反应能力。片上集成的存储容量可以充分发挥出 ARM® Cortex®-M0+出色的指令效率。

1.4.2 总线架构 (BUS)

主系统由 32 位 AHB 总线矩阵构成，可实现以下主机总线和从机总线的互连：

- 主机总线
 - Cortex-M0+内核 CPU 总线
Cortex-M0+内核总线，CPU 通过该总线获取指令与数据。访问对象是包含内部存储器与外设。
- 从机总线
 - AHB 外设总线
 - APB 外设总线

1.4.3 复位控制 (RMU)

芯片配置了 8 种复位方式。

- 上电复位(POR)
- NRST 引脚复位(NRST)
- 电压检测复位 (LVD)
- 看门狗复位 (WDTR)
- 软件复位(SRST)
- M0+ Lockup 复位
- 外部高速振荡器异常停振复位(XTALER)
- RAM 奇偶校验复位

1.4.4 时钟控制 (CMU)

时钟控制单元提供了一系列频率的时钟功能，包括：一个外部高速振荡器、一个内部高速振荡器、一个内部低速振荡器、时钟预分频器和时钟门控电路。

AHB、APB 和 Cortex-M0+时钟都源自系统时钟，系统时钟的源可选择 4 个时钟源：

- 1) 外部高速振荡器 (XTAL)
- 2) 外部低速振荡器 (XTAL32)
- 3) 内部高速振荡器 (HRC)

4) 内部低速振荡器 (LRC)

系统时钟的最大运行时钟频率可以达到 32MHz。

对于每一个时钟源，在未使用时都可以单独打开和关闭，以降低功耗。

1.4.5 电源控制 (PWC)

电源控制器用来控制芯片的多个电源域在多个运行模式和低功耗模式下的电源供给、切换、检测。芯片的工作电压(VDD)为 2.7V 到 5.5V。

低电压检测单元(LVD)提供了上电复位(POR)、掉电复位(PDR)、电压检测(LVD)等功能，其中 POR、PDR 通过检测 VDD 电压，控制芯片复位动作。LVD 通过检测 VDD 电压或者外部输入比较，根据寄存器设定设置使芯片产生复位或者中断。

1.4.6 初始化配置 (ICG)

芯片复位解除后，硬件电路会读取主闪存地址 0x0000 00C0~0x0000 00DB（其中 0x0000 00C8~0x0000 00DB 为预留功能地址，该 20bytes 地址需要用户设定全 1 以确保证芯片动作正常）把数据加载到初始化配置寄存器，用户需要编程或擦除扇区 0 来修改初始化配置寄存器。寄存器复位值后初始值由用户 FLASH 地址数据确定。

1.4.7 嵌入式 FLASH 接口 (EFM)

FLASH 接口通过系统总线对 FLASH 进行访问。该接口可对 FLASH 执行编程，擦除和全擦除操作；通过指令预取加速代码执行。

主要特性：

- FLASH 读操作
- FLASH 编程，扇区擦除和全擦除操作
- 总线 4bytes 预取指
- 支持安全保护^{*1}

*1：关于 Flash 安全保护的具体规格，请咨询销售窗口。

1.4.8 内置 SRAM (SRAM)

本产品带有 4KB 系统 SRAM。

SRAM 可按照字节、半字（16 位）或全字（32 位）访问。读写操作以 CPU 速度执行。

SRAM 带有奇偶校验（Even-parity check），每字节数据带有一位校验位。当读取 SRAM 数据发生奇偶校验错误时将发生 SRAM 奇偶校验复位。

1.4.9 通用 IO (GPIO)

主要特性：

- 每组 Port 配有 8 个 I/O Pin，根据实际配置可能不足 8 个
- 支持上拉
- 支持推挽，开漏输出模式
- 支持普通驱动(所有管脚)和高驱动模式(除 P20~P27 以外管脚)
- 支持外部中断的输入
- 支持 I/O pin 外围功能复用，一个 I/O pin 最多可具有 8 个可选择的复用功能
- 各个 I/O pin 可独立编程
- 支持 CMOS 和 Schmitt 两种输入方式切换
- 部分寄存器支持 FASTIO 接口，可单周期访问

1.4.10 中断控制 (INTC)

中断控制器 (INTC) 的功能有选择系统或外设事件请求作为中断输入到 NVIC，唤醒 WFI；选择系统或外设事件请求作为事件输入到 NVIC，唤醒 WFE；选择系统或外设事件请求作为低功耗模式（休眠模式和停止模式）的唤醒条件；外部管脚 NMI 和 INTP、KR 的中断或事件控制功能。

主要规格：

- 1) NVIC 中断向量：实际使用中断向量数请参考中断向量表章节（不包括 Cortex™-M0+的 16 根中断线），每个中断向量可以根据中断选择寄存器选择对应的外设中断事件请求。更多关于异常和 NVIC 编程的说明，请参考《ARM Cortex™-M0+技术参考手册》中的第 5 章：嵌套向量中断控制器。
- 2) 可编程优先级：4 个可编程优先级。
- 3) 不可屏蔽中断：除 NMI 管脚作为不可屏蔽中断源以外，还可以独立选择多种系统中断事件请求作为不可屏蔽中断，且各中断事件请求配备独立的使能选择、标志、标志清除寄存器。
- 4) 配备 10 个外部管脚 (INTP) 中断。
- 5) 配备 6 个外部管脚 (KR) 事件。
- 6) 配置多种外设中断事件请求，具体请参考中断事件请求序号列表。
- 7) 中断可唤醒系统休眠模式和停止模式。

1.4.11 内部时钟校准器 (CTC)

内部时钟校准器 (Clock Trimming Controller，以下称 CTC) 可以自动校准内部高速振荡器 (HRC)。由于工作环境的影响 HRC 的频率可能会产生偏差，用 CTC 基于外部高精度参考时钟，采用硬件方式自动调整 HRC 的频率以得到一个精准的 HRC 时钟。

CTC 主要特性：

- 两个外部参考时钟源：XTAL 和 CTCREF
- 用于频率测量并具有重载功能的 16 位校准计数器
- 用于频率校准的 8 位校准偏差值和 6 位校准值
- 用于提示校准失败的错误中断

1.4.12 模数转换器 (ADC)

12 位 ADC 是一种采用逐次逼近方式的模拟数字转换器。它最大拥有 12 个模拟输入通道，可以转换来自外部引脚、以及芯片内部的模拟信号。这些模拟输入通道可以任意组合成一个序列，一个序列可以进行单次扫描转换，或连续扫描转换。ADC 模块还搭载模拟看门狗功能，对任意指定通道的转换结果进行监视，检测是否超出用户设定的阀值。

ADC 主要特性：

- 高性能
 - 可配置 12 位、10 位和 8 位分辨率
 - A/D 转换时钟 ADCLK 的频率可以选择为周边时钟 HCLK 的 1、2、4、8、16 或 32 分频
 - 支持 1MSPS 采样率
 - 采样时间可编程
 - 各通道独立数据寄存器
 - 数据寄存器可配置数据对齐方式
 - 模拟看门狗，监视转换结果
 - 不使用时可以将 ADC 模块设定成停止状态
- 模拟输入通道
 - 最大 12 个外部模拟输入通道
 - 1 个内部模拟检测通道，包括内部基准电压和内置温度传感器输出
- 转换开始条件
 - 软件设置转换开始
 - 周边外设同步触发转换开始
 - 外部引脚触发转换开始
- 转换模式
 - 2 个扫描序列 A、B，可任意指定单个或多个通道
 - 序列 A 单次扫描
 - 序列 A 连续扫描
 - 双序列扫描，序列 A、B 独立选择触发源，序列 B 优先级高于 A
- 中断与事件信号输出
 - 序列 A 扫描结束中断和事件 ADC_EOCA

- 序列 B 扫描结束中断和事件 ADC_EOCB
- 模拟看门狗 0 比较中断和事件 ADC_CMP0
- 模拟看门狗 1 比较中断和事件 ADC_CMP1

1.4.13 通用定时器 (Timer0)

通用定时器 0 (Timer0) 是一个可以实现同步计数、异步计数两种方式的基本定时器。该定时器内含 1 个通道，可以在计数期间产生比较匹配事件。该事件可以触发中断，也可作为事件输出来控制其它模块等。本系列产品中搭载 1 个单元的 Timer0。

1.4.14 通用定时器 (TimerB)

通用定时器 B (TimerB) 是一个具有 16 位计数宽度、1 路 PWM 输出的定时器。该定时器支持三角波和锯齿波两种波形模式，可生成各种 PWM 波形（单边对齐 PWM、双边对称 PWM）；支持计数器同步启动；支持单元间级联实现 32 位计数；支持脉宽测量和周期测量。本系列产品搭载 8 个单元 TimerB。

1.4.15 实时时钟 (RTC)

实时时钟(RTC)是一个以 BCD 码格式保存时间信息的计数器。记录从 00 年到 99 年间的具体日历时间。支持 12/24 小时两种时制，根据月份和年份自动计算日数 28、29（闰年）、30 和 31 日。

1.4.16 看门狗计数器 (SWDT)

看门狗计数器是一种计数时钟源为内部低速 RC (32.768kHz) 的专用看门狗计数器 (SWDT)。专用看门狗是 16 位递减计数器，用来监测由于外部干扰或不可预见的逻辑条件造成应用程序背离正常的运行而产生的软件故障。看门狗计数器支持窗口功能，在计数开始前可预设窗口区间，计数值位于窗口区间时，可刷新计数器，计数重新开始。

1.4.17 串行通信接口 (USART)

本产品搭载通用串行收发器模块 (USART) 4 个单元。通用串行收发器模块 (USART) 能够灵活地与外部设备进行全双工数据交换；本 USART 支持通用异步串行通信接口 (UART), 时钟同步通信接口 (CSI)。支持调制解调器操作(CTS/ RTS 操作) , 异步 UART 模式支持多处理器操作。其中 USART 单元 1 和 TimerB(Unit4)、INTC(EIRQ1)模块配合支持 LIN-bus 功能 (UART_LIN)。

USART 主要特性：

- 支持全双工/半双工异步通信，全双工时钟同步通信
- 通道 1 和 TimerB 配合支持 LIN_bus 功能
- 内置双缓冲器从而实现全双工通信
- LSB/ MSB 可选
- 支持产生接收错误、接收数据满、发送数据空、发送完成中断

UART 主要特性：

- 数据长度可编程：8 位/9 位
- 校验功能可配置：奇校验/偶校验/无校验
- 停止位可配置：1 位/2 位
- 时钟源可选：内部时钟源(内部波特率生成器生成的时钟)/外部时钟源(USARTn_CK 管脚输入的时钟)
- 收信错误：校验错误、帧错误、上溢错误
- 调制解调器操作(CTS/ RTS)
- 多个处理器间通信
- 内置数字滤波器可以消除接收数据线上的噪音
- 支持全双工/半双工通信方式

时钟同步模式主要特性：

- 数据长度：8 位
- 接收错误：上溢错误
- 调制解调器操作(CTS/ RTS)
- 时钟源：内部时钟源(内部波特率生成器生成的时钟)/外部时钟源(USARTn_CK 管脚输入的时钟)

UART_LIN 的主要特性 (配合 TimerB(Unit4)、INTC(EIRQ1))：

- 数据长度：8 位
- 支持唤醒信号的检测
- 支持间隔段 (BF) 的检测
- 支持同步段测量，波特率计算

1.4.18 集成电路总线 (I2C)

I2C (集成电路总线) 用作微控制器和 I2C 串行总线之间的接口。提供多主模式功能，可以控制所有 I2C 总线的协议、仲裁。支持标准模式和快速模式。还支持 SMBus 总线。

I2C 主要特性：

- 1) I2C 总线方式、SMBUS 总线方式可选。主机模式、从机模式可选。自动确保与传送速率相对应的各种准备时间、保持时间和总线空闲时间。
- 2) 标准模式最大 100Kbps，快速模式最大 400Kbps。
- 3) 自动生成开始条件、重新开始条件和停止条件，并能检测到总线的开始条件，重新开始条件和停止条件。
- 4) 可以设定 2 个从机模式地址。可同时设定 7 位地址格式和 10 位地址格式。能检测到广播呼叫地址、SMBus 主机地址、SMBus 设备默认地址、SMBus 报警地址。
- 5) 发送时可以自动判定应答位。接收时可以自动发送应答位。

- 6) 握手功能。
- 7) 仲裁功能。
- 8) SCL 输入和 SDA 输入内置数字滤波器，滤波能力可编程。
- 9) 通信错误，接收数据满，发送数据空，一帧发送结束，地址匹配一致中断。

1.4.19 串行外设接口（SPI）

本产品搭载 1 个通道的串行外设接口 SPI，支持高速全双工串行同步传输，方便地与外围设备进行数据交换。用户可根据需要进行三线/四线，主机/从机及波特率范围的设置。

1.4.20 CRC 计算单元（CRC）

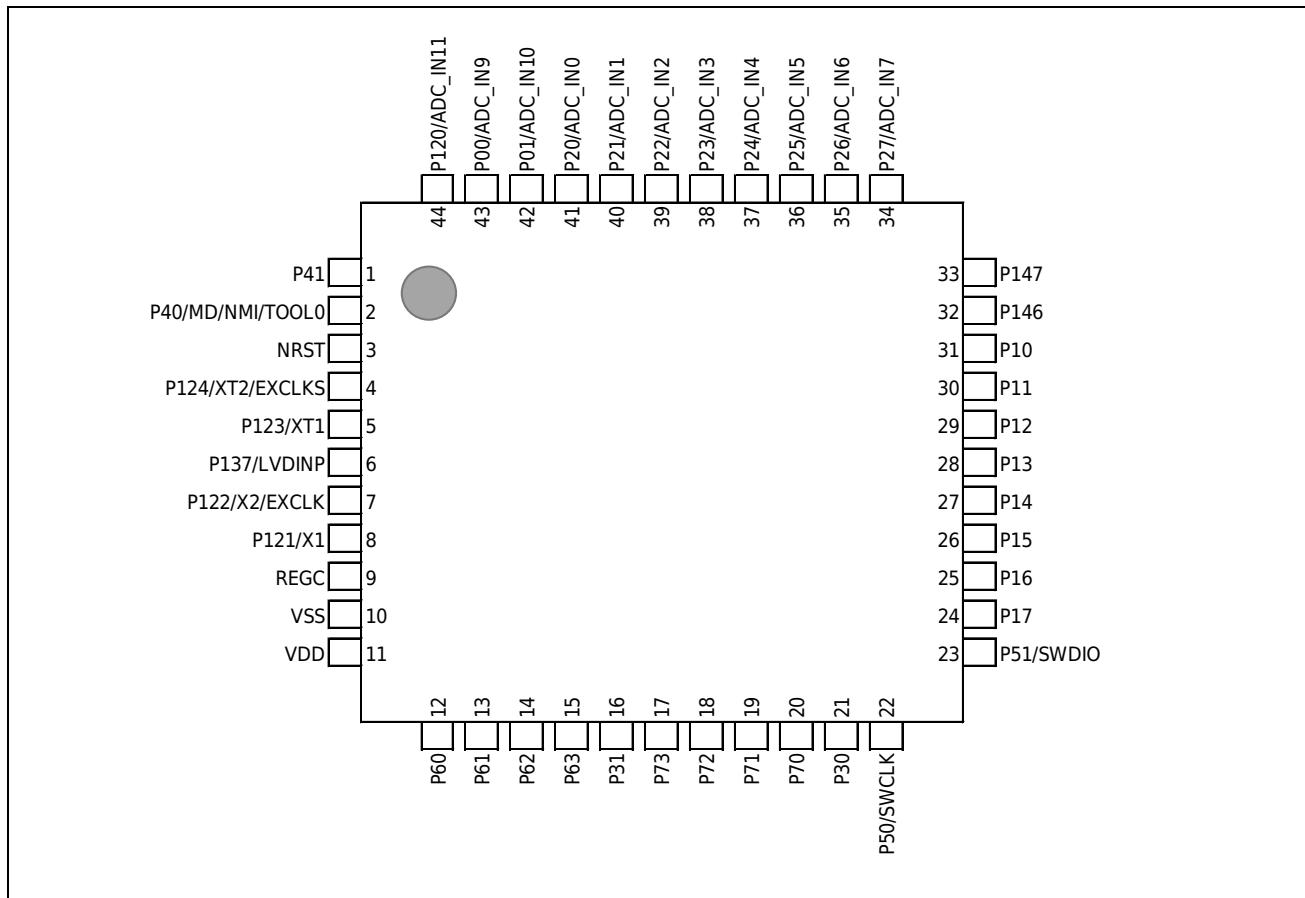
本模块 CRC 算法遵从 ISO/ IEC13239 的定义，分别采用 32 位和 16 位的 CRC。CRC32 的生成多项式为: $X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X+1$ 。

CRC16 的生成多项式为: $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ 。

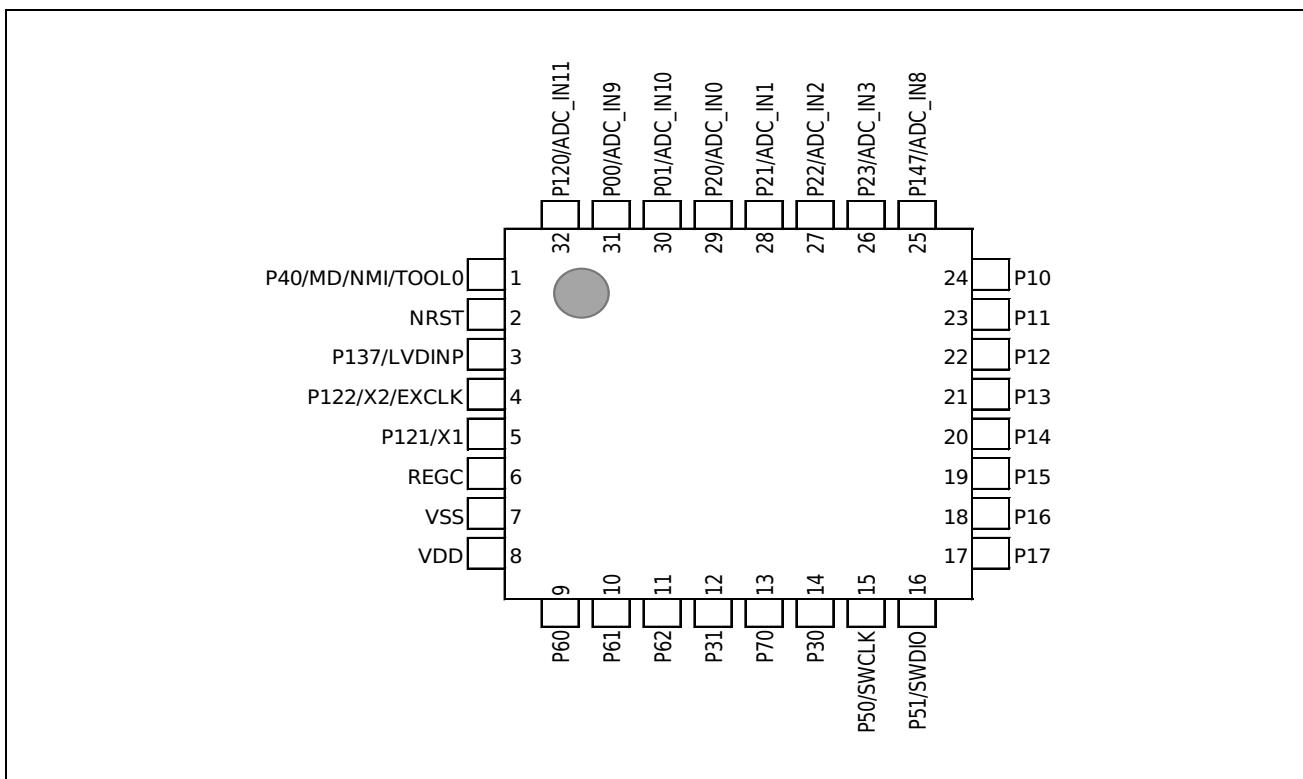
2 引脚配置及功能 (Pinouts)

2.1 引脚配置图

LQFP44



LQFP32



2.2 引脚功能表

表 2-1 引脚功能表

LQFP44	LQFP32	Pin Name	外部 中断	调试和编程	Func0	Func1	Func2	Func3	Func4	Func5
					GPO	Analog/ other	TimerB	USART	I2C/ SPI	KR
1	-	P41	INTP9	-	GPO	-	TMRB_8_PWM1	-	-	-
2	1	P40/ MD/ NMI	-	TOOL0	GPO	-	-	USART1_TX	-	-
3	2	NRST	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	P124/ XT2/EXCLKS	-	-	GPO	XTAL32_OUT	-	-	-	-
5	-	P123/ XT1	-	-	GPO	XTAL32_IN	-	-	-	-
6	3	P137	-	-	GPO	LVDINP	-	USART4_CTSRTS	-	-
7	4	P122/ X2/ EXCLK	-	-	GPO	XTAL_OUT	-	-	-	-
8	5	P121/ X1	-	-	GPO	XTAL_IN	-	-	-	-
9	6	REGC	-	-	-	-	-	-	-	-
10	7	VSS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	8	VDD	-	-	-	-	-	-	-	-
12	9	P60	INTP8	-	GPO	ADTRG	TMRB_2_PWM1	USART3_TX	I2C_SCL	-
13	10	P61	INTP7	-	GPO	-	TMRB_5_PWM1	USART3_RX	I2C_SDA	-
14	11	P62	INTP6	-	GPO	CTCREF	TMRB_6_PWM1	USART3_CK	-	KR5
15	-	P63	INTP5	-	GPO	-	TMRB_1_PWM1	-	SPI_NSS	-
16	12	P31	INTP4	-	GPO	MCO_1	TMRB_4_PWM1	USART1_CTSRTS	-	KR4
17	-	P73	INTP3	-	GPO	-	TMRB_3_PWM1	-	SPI_SCK	KR3
18	-	P72	INTP2	-	GPO	-	-	USART4_TX	SPI_MISO	KR2
19	-	P71	INTP1	-	GPO	-	-	USART4_RX	SPI莫斯	KR1

LQFP44	LQFP32	Pin Name	外部 中断	调试和编程	Func0	Func1	Func2	Func3	Func4	Func5
					GPO	Analog/ other	TimerB	USART	I2C/ SPI	KR
20	13	P70	INTP0	-	GPO	CTCREF	TMRB_7_PWM1	USART4_CK	-	KR0
21	14	P30	INTP3	-	GPO	RTC1HZ	-	USART2_CK	-	-
22	15	P50	INTP1	SWCLK	GPO	ADTRG	TMRB_8_PWM1	USART2_RX	-	-
23	16	P51	INTP2	SWDIO	GPO	-	-	USART2_TX	SPI_SCK	-
24	17	P17	-	-	GPO	-	TMRB_3_PWM1	USART1_TX	SPI_NSS	-
25	18	P16	INTP5	-	GPO	-	TMRB_2_PWM1	USART1_RX	SPI_MISO	-
26	19	P15	-	-	GPO	MCO_1	TMRB_3_PWM1	USART3_CK	SPI_MOSI	KR5
27	20	P14	-	-	GPO	-	TMRB_4_PWM1	USART3_RX	I2C_SCL	KR4
28	21	P13	-	-	GPO	-	TMRB_5_PWM1	USART3_TX	I2C_SDA	KR3
29	22	P12	-	TOOLTxD	GPO	-	TMRB_6_PWM1	USART1_TX	-	KR2
30	23	P11	-	TOOLRxD	GPO	CTCREF	TMRB_7_PWM1	USART1_RX	-	KR1
31	24	P10	-	-	GPO	ADTRG	TMRB_8_PWM1	USART1_CK	-	KR0
32	-	P146	INTP9	-	GPO	-	TMRB_1_PWM1	-	-	-
33	25	P147	INTP8	-	GPO	ANI8	-	USART3_CTSRTS	-	-
34	-	P27	INTP7	-	GPO	ANI7	-	USART4_CTSRTS	-	-
35	-	P26	INTP6	-	GPO	ANI6	-	USART3_CTSRTS	-	-
36	-	P25	INTP5	-	GPO	ANI5	-	USART2_CTSRTS	-	-
37	-	P24	INTP4	-	GPO	ANI4	-	USART1_CTSRTS	-	-
38	26	P23	INTP3	-	GPO	ANI3	-	USART4_TX	SPI_SCK	KR5
39	27	P22	INTP2	-	GPO	ANI2	-	USART4_RX	SPI_NSS	KR4
40	28	P21	INTP1	-	GPO	ANI1	-	USART4_CK	SPI_MISO	KR3
41	29	P20	INTP0	-	GPO	ANI0	-	USART2_CTSRTS	SPI_MOSI	KR2

LQFP44	LQFP32	Pin Name	外部 中断	调试和编程	Func0	Func1	Func2	Func3	Func4	Func5
					GPO	Analog/ other	TimerB	USART	I2C/ SPI	KR
42	30	P01	INTP6	-	GPO	ANI10	TMRB_1_PWM1	USART2_RX	I2C_SDA	KR1
43	31	P00	INTP7	-	GPO	ANI9	TMRB_1_PWM1	USART2_TX	I2C_SCL	KR0
44	32	P120	INTP9	-	GPO	ANI11	-	-	-	-

表 2-2 端口配置

Package	Port Group	Bits								Pin Count	Total
		7	6	5	4	3	2	1	0		
LQFP44	PORT0	-	-	-	-	-	-	0	0	2	40
	PORT1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
	PORT2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
	PORT3	-	-	-	-	-	-	0	0	2	
	PORT4	-	-	-	-	-	-	0	0	2	
	PORT5	-	-	-	-	-	-	0	0	2	
	PORT6	-	-	-	-	0	0	0	0	4	
	PORT7	-	-	-	-	0	0	0	0	4	
	PORT12	-	-	-	0	0	0	0	0	5	
	PORT13	0	-	-	-	-	-	-	-	1	
	PORT14	0	0	-	-	-	-	-	-	2	
LQFP32	PORT0	-	-	-	-	-	-	0	0	2	28
	PORT1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
	PORT2	-	-	-	-	0	0	0	0	4	
	PORT3	-	-	-	-	-	-	0	0	2	
	PORT4	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
	PORT5	-	-	-	-	-	-	0	0	2	
	PORT6	-	-	-	-	-	0	0	0	3	
	PORT7	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
	PORT12	-	-	-	-	-	0	0	0	3	
	PORT13	0	-	-	-	-	-	-	-	1	
	PORT14	0	-	-	-	-	-	-	-	1	
-		7	6	5	4	3	2	1	0		-

表 2-3 通用功能规格

Port		上拉	开漏输出	驱动能力	输入
PORT0	P00~P01	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt
PORT1	P10~P17	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt
PORT2	P20~P27	支持	支持	普通	CMOS/ Schmitt
PORT3	P30~P31	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt
PORT4	P40~P41	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt
PORT5	P50~P51	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt
PORT6	P60~P63	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt
PORT7	P70~P73	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt
PORT12	P120~P124	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt
PORT13	P137	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt
PORT14	P146~P147	支持	支持	普通,高	CMOS/ Schmitt

注:

- 用作模拟和数字功能时, 输入电压不得高于VDD。

2.3 引脚功能说明

表 2-4 引脚功能说明

类别	功能名	I/O	说明
Power	VDD	I	电源
	VSS	I	电源地
	REGC	IO	内核电压
System	NRST	I	复位端子，低有效
	MD	I	模式端子
LVD	LVDINP	I	LVD 外部输入比较电压
Clock	X2	O	外部主时钟振荡器接口
	X1	I	
	EXCLK	I	外部主时钟输入
	XT2	O	外部副时钟(32K)振荡器接口
	XT1	I	
	EXCLKS	I	外部副时钟输入
	MCO_1	O	内部时钟输出
GPIO	Pxy (x=0~7,12,13,14 y=0~7)	IO	通用输入输出
外部中断	INTPx (x=0~9)	I	可屏蔽外部中断
	NMI	I	非可屏蔽外部中断
Key	KRx (x=0~5)	I	KEY 输入
调试和编程	SWCLK	I	在线调试接口
	SWDIO	IO	
	TOOL0	IO	用于闪存编程器/调试器的数据输入/输出
	TOOLRxD	I	用于在闪存编程时连接外部器件的UART串行数据接收
	TOOLTxD	O	用于在闪存编程时连接外部器件的UART串行数据发送
RTC	RTC1HZ	O	1Hz 时钟输出
TimerBx (x=1~8)	TMRB_x_PWM1	IO	外部事件触发输入或 PWM 端口输出
USARTx (x=0~3)	USART_x_TX	O	发送数据
	USART_x_RX	I	接收数据
	USART_x_CK	IO	通信时钟
	USART_x_CTSRTS	IO	请求/清除发送信号
SPI	SPI_MISO	IO	主输入/从输出数据传输引脚
	SPI_MOSI	IO	主输出/从输入数据传输引脚
	SPI_SCK	IO	传输时钟
	SPI_NSS	IO	从机选择输入输出引脚
I2C	I2C_SCL	IO	时钟线

类别	功能名	I/O	说明
	I2C_SDA	IO	数据线
ADC	ADTRG	I	ADC AD 转换外部启动源
	ANIx (x=0~11)	I	ADC 外部模拟输入端口
CTC	CTCREF	I	测量基准时钟输入

2.4 引脚使用说明

表 2-5 引脚使用说明

引脚名	使用说明
VDD	电源, 接 2.7V~5.5V 电压, 并就近与 VSS 引脚接去耦电容 (参考电气特性)
VSS	电源地, 接 0V
REGC	内核电压, 就近与 VSS 引脚接电容, 以稳定内核电压 (参考电气特性)
P40/ MD	模式输入, 固定为输入状态。复位引脚 (NRST) 解除 (从低电平变为高电平) 时, 本管脚必须固定为高电平。推荐接电阻 (4.7KΩ) 到 VDD (上拉)
NRST	复位引脚, 低有效。不使用时接电阻到 VDD (上拉)
Pxy (x=0~7,12,13,14 y=0~7)	通用引脚。用作输入功能时, 输入电压不要超过 VDD。不使用时悬空, 或者接电阻到 VDD (上拉) / VSS (下拉)

3 电气特性 (ECs)

3.1 参数条件

若无另行说明，所有电压都以 VSS 为基准。

3.1.1 最小值和最大值

除非特别说明，所有器件的最小值和最大值在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下由设计保证或者特性测试保证。

3.1.2 典型值

除非特别说明，典型数据都是在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 、 $VDD=5.0\text{V}$ 条件下通过设计或者特性测试分析得到。

3.1.3 典型曲线

除非特别说明，否则所有典型曲线未经测试，仅供设计参考。

3.1.4 负载电容

图 3-1 (左) 中显示了用于测量引脚参数的负载条件。

3.1.5 引脚输入电压

图 3-1 (右) 中显示了器件引脚上输入电压的测量方法。

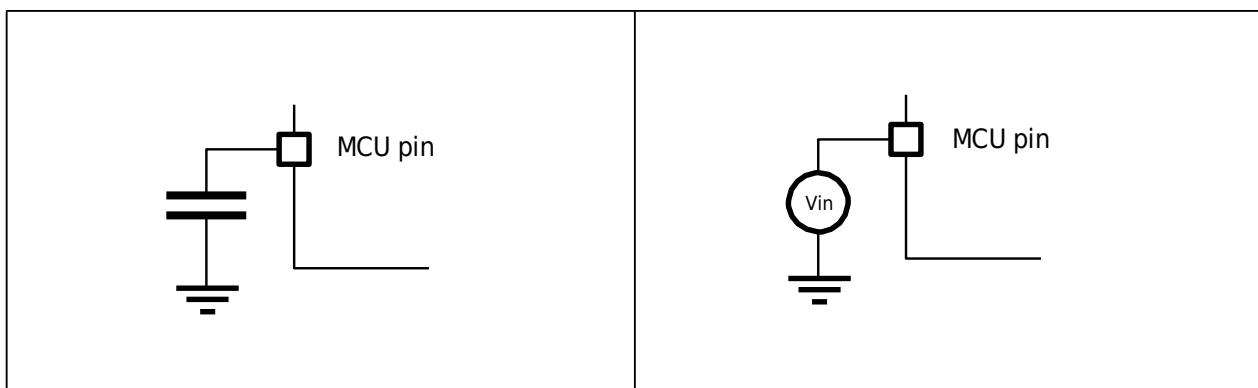


图 3-1 引脚负载条件 (左) 与输入电压测量 (右)

3.1.6 电源方案

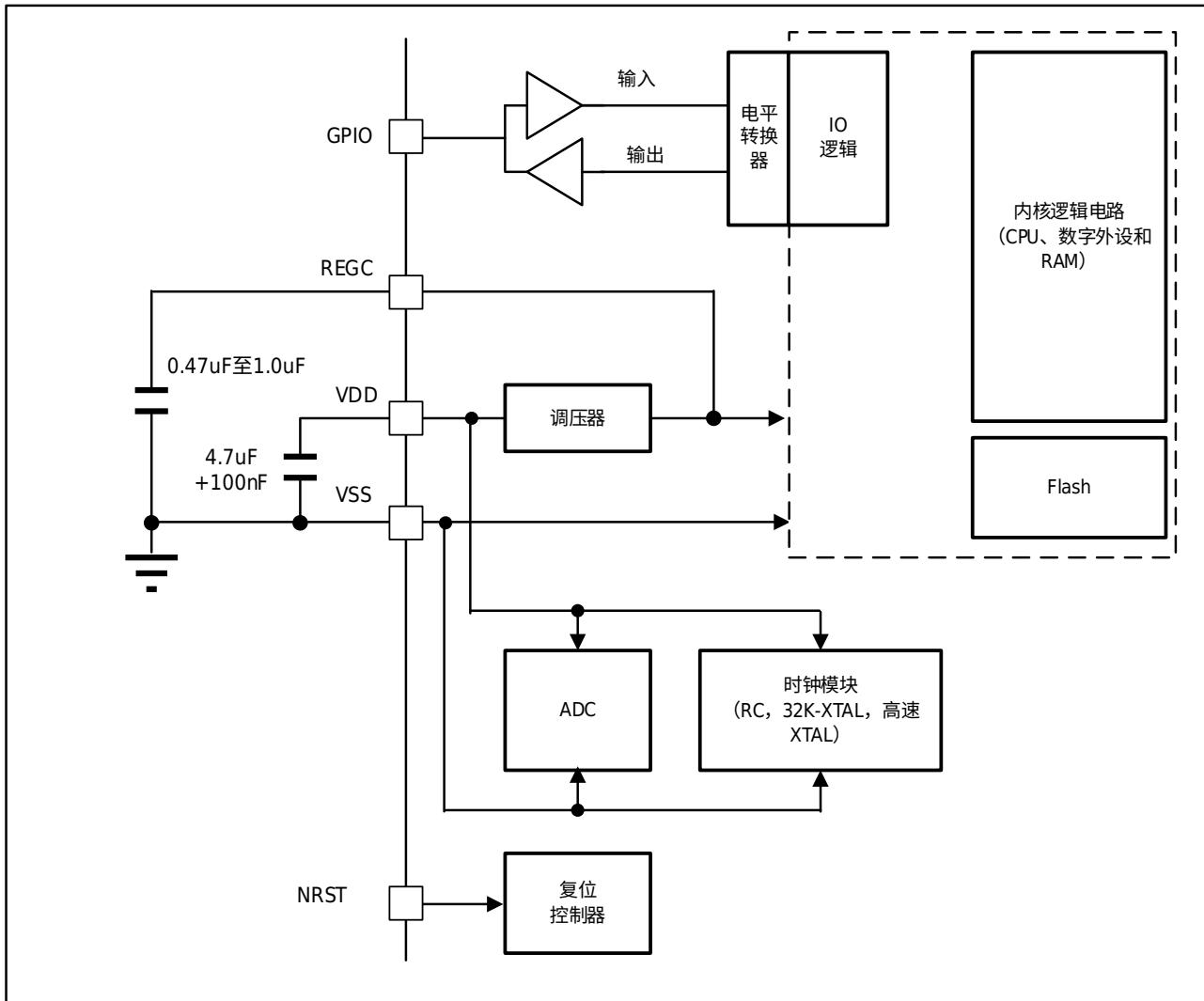


图 3-2 电源方案

1. 4.7μF 陶瓷电容必须连至 VDD/ VSS 引脚。
2. 0.47μF~1.0μF 陶瓷电容必须连至 REGC/ VSS 引脚。
3. 上述电容必须尽量靠近或在 PCB 下侧的电源对引脚下方，以确保器件正常工作。不建议去掉滤波电容来降低 PCB 尺寸或成本。这可能导致器件工作不正常。

3.1.7 电流消耗测量

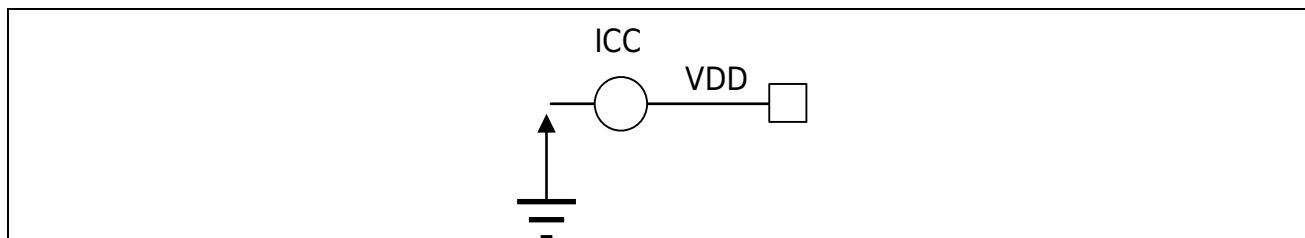


图 3-3 电流消耗测量方案

3.2 绝对最大额定值

如果加在器件上的载荷超过表 3-1、表 3-2 和表 3-3 中列出的绝对最大额定值，则可能导致器件永久损坏。这些数值只是额定应力，并不意味着器件在这些条件下功能正常。长期工作在最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

表 3-1 电压特性

符号	项目	最小值	最大值	单位
$V_{DD}-V_{SS}$	外部主电源电压 $V_{DD}^{(1)}$	-0.5	6.5	V
V_{IN}	引脚上的输入电压	$V_{SS}-0.5$	6.5	

1. 在允许的范围内， V_{DD} 和 V_{SS} 引脚必须始终连接到外部电源。
2. 必须始终遵循 V_{IN} 的最大值。有关允许的最大电流值的信息，请参见表 3-2。

表 3-2 电流特性

符号	项目	最大值	单位
$\sum I_{VDD}$	流入所有 V_{DD_x} 电源线的总电流（拉电流） ⁽¹⁾	100	mA
$\sum I_{VSS}$	流出所有 V_{SS_x} 接地线的总电流（灌电流） ⁽¹⁾	-100	
I_{IO}	任意 I/O 和控制引脚的输出灌电流	30	mA
	任意 I/O 和控制引脚的输出拉电流	-30	
$\sum I_{IO}$	所有 I/O 和控制引脚上的总输出灌电流 ⁽²⁾	100	
	所有 I/O 和控制引脚上的总输出拉电流 ⁽²⁾	-100	

1. 在允许的范围内， V_{DD} 和 V_{SS} 引脚必须始终连接到外部电源。
2. 此电流消耗必须正确分布至所有 I/O 和控制引脚。

表 3-3 热特性

符号	项目	数值	单位
T_{STG}	储存温度范围	-65 到 +150	°C
T_J	最大结温	105	°C

3.3 工作条件

3.3.1 通用工作条件

表 3-4 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fHCLK	内部AHB时钟频率	运行模式	-	-	32	MHz
V _{DD}	标准工作电压	-	2.7	-	5.5	V
V _{IN}	引脚上的输入电压		-0.3	-	V _{DD} +0.3	
T _J	结温范围	-	-40	-	105	°C

3.3.2 REGC 外部电容

主调压器的稳定性是通过将外部电容 C_{EXT} 连接到 V_{REGC} 引脚实现的。C_{EXT} 在表 3-5 中说明。

表 3-5 V_{REGC} 工作条件

符号	参数	条件
C _{EXT}	外部电容的电容值	0.47μF至1.0μF
ESR	外部电容的ESR	<0.5Ω

3.3.3 上电/掉电时的工作条件

T_A 服从一般工作条件。

表 3-6 上电/掉电时的工作条件

符号	参数	最小值	最大值	单位
t _{VDD}	V _{DD} 上升时间速率	20	20000	μs/V
	V _{DD} 下降时间速率	20	20000	

3.3.4 复位和电源控制模块特性

表 3-7 复位和电源控制模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{LVD}	LVD的监测电压	LVDLVLSEL[3:0]=0000(rise)	-	4.06	4.45 ⁽¹⁾	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0000(fall)	3.60 ⁽¹⁾	3.94	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0001(rise)	-	3.75	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0001(fall)	-	3.65	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0010(rise)	-	3.15	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0010(fall)	-	3.06	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0011(rise)	-	3.03	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0011(fall)	-	2.94	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0100(rise)	-	2.94	-	V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		LVDLVLSEL[3:0]=0100(fall)	-	2.86	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0101(rise)	-	2.82	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0101(fall)	-	2.74	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0110(rise)	-	2.73	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0110(fall)	-	2.65	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0111(rise)	-	2.63	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=0111(fall)	-	2.55	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=1000(rise)	-	2.51	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=1000(fall)	-	2.44	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=1001(rise)	-	2.10	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=1001(fall)	-	2.03	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=1010(rise)	-	1.99	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=1010(fall)	-	1.93	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=1011(rise)	-	1.89	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=1011(fall)	-	1.83	-	V
		LVDLVLSEL[3:0]=1110	外部监测电压			V
V _{LVDhyst}	LVD的迟滞	LVDLVLSEL[3:0]=0000,0001	-	100	-	mV
		LVDLVLSEL[3:0]=0010,0011	-	90	-	mV
		LVDLVLSEL[3:0]=0100-0111	-	80	-	mV
		LVDLVLSEL[3:0]=1000,1001	-	70	-	mV
		LVDLVLSEL[3:0]=1010,1011	-	60	-	mV
V _{POR} ⁽¹⁾	上电/掉电复位阈值	上升沿	-	1.66	1.86 ⁽¹⁾	V
		下降沿	1.53 ⁽¹⁾	1.62	-	V
V _{PORhyst}	POR迟滞	-	-	40	-	mV
I _{RUSH}	调压器上电时的浪涌电流(POR或从待机唤醒)	-	-	100	180	mA
T _{NRST}	NRST复位最低宽度	-	10	-	-	us
T _{RIPT}	内部复位时间	-	300	600	800	us
T _{RPOR}	上电复位解除时间	-	-	2500	5500	us

1. 量产测试保证。

3.3.5 供电电流特性

电流消耗受多个参数和因素影响，其中包括工作电压、环境温度、I/O 引脚负载、器件软件配置、工作频率、I/O 引脚开关速率、程序在存储器中的位置以及运行的代码等。

图 3-3 中介绍了电流消耗的测量方法。本节所述各种运行模式下的电流消耗测量值都通过一套运行在 FLASH 的测试代码得出。

具体条件如下：

- 1) 所有 I/O 引脚都处于输入模式， V_{DD} 或 V_{SS} 上为静态值（无负载）。
- 2) 时钟频率选择 $f_{HCLK}=32MHz$ 、 $24MHz$ 和 $32kHz$ 。
- 3) 功耗模式是选择正常工作模式 ICC_RUN ，休眠模式 ICC_SLEEP ，停止模式 ICC_STP ，以及 Dhystone 工作模式 $ICC_DHRYSTONE$ 。
- 4) 外设时钟 ON/ OFF 请参考具体电流测试项目。

表 3-8 $f_{HCLK}=32MHz$ 电流消耗

模式	参数	符号	条件	$T_A(^{\circ}C)$	产品规格			单位
					最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值 ⁽²⁾	
正常工作模式	$f_{HCLK}=32MHz$	ICC_RUN	while(1),全模块时钟OFF	-40	-	3.7	-	mA
			while(1),全模块时钟ON	-40	-	5.4	-	mA
		ICC_DHRYSTONE	PREFECH OFF	-40	-	5.8	-	mA
			PREFECH ON	-40	-	6.0	-	mA
		ICC_SLEEP	全模块时钟OFF	-40	-	2.0	-	mA
			全模块时钟ON	-40	-	3.7	-	mA
		ICC_RUN	while(1),全模块时钟OFF	25	-	3.8	-	mA
			while(1),全模块时钟ON	25	-	5.5	-	mA
		ICC_DHRYSTONE	PREFECH OFF	25	-	5.9	-	mA
			PREFECH ON	25	-	6.1	-	mA
		ICC_SLEEP	全模块时钟OFF	25	-	2.1	-	mA
			全模块时钟ON	25	-	3.8	-	mA
		ICC_RUN	while(1),全模块时钟OFF	85	-	-	4.6	mA
			while(1),全模块时钟ON	85	-	-	6.8	mA
		ICC_DHRYSTONE	PREFECH OFF	85	-	-	7.1	mA
			PREFECH ON	85	-	-	7.4	mA

模式	参数	符号	条件	TA(°C)	产品规格			单位
					最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值 ⁽²⁾	
		ICC_SLEEP	全模块时钟OFF	85	-	-	3.0	mA
			全模块时钟ON	85	-	-	5.2	mA

1. 典型值电压条件 VDD=5.0V。
2. 最大值电压条件 VDD=2.7V~5.5V。

表 3-9 fHCLK=24MHz 电流消耗

模式	参数	符号	条件	TA(°C)	产品规格			单位
					最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值 ⁽²⁾	
正常工作模式	fHCLK=24MHz	ICC_RUN	while(1),全模块时钟 OFF	-40	-	3.0	-	mA
			while(1),全模块时钟 ON	-40	-	4.3	-	mA
		ICC_DHRYSTONE	PREFECH OFF	-40	-	4.6	-	mA
			PREFECH ON	-40	-	4.8	-	mA
		ICC_SLEEP	全模块时钟 OFF	-40	-	1.7	-	mA
			全模块时钟 ON	-40	-	3.0	-	mA
		ICC_RUN	while(1),全模块时钟 OFF	25	-	3.1	-	mA
			while(1),全模块时钟 ON	25	-	4.4	-	mA
		ICC_DHRYSTONE	PREFECH OFF	25	-	4.7	-	mA
			PREFECH ON	25	-	4.9	-	mA
		ICC_SLEEP	全模块时钟 OFF	25	-	1.8	-	mA
			全模块时钟 ON	25	-	3.1	-	mA
		ICC_RUN	while(1),全模块时钟 OFF	85	-	-	3.7	mA
			while(1),全模块时钟 ON	85	-	-	5.4	mA
		ICC_DHRYSTONE	PREFECH OFF	85	-	-	5.7	mA
			PREFECH ON	85	-	-	5.8	mA
		ICC_SLEEP	全模块时钟 OFF	85	-	-	2.1	mA
			全模块时钟 ON	85	-	-	3.8	mA

1. 典型值电压条件 VDD=5.0V。
2. 最大值电压条件 VDD=2.7V~5.5V。

表 3-10 $f_{HCLK}=32\text{kHz}$ 电流消耗

模式	参数	符号	条件	T_A (°C)	产品规格			单位
					最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值 ⁽²⁾	
正常工作模式	$f_{HCLK}=32\text{kHz}$	ICC_RUN	while(1),全模块时钟OFF	-40	-	0.8	-	mA
			while(1),全模块时钟ON	-40	-	1.4	-	mA
		ICC_DHRYSTONE	PREFECH OFF	-40	-	1.4	-	mA
			PREFECH ON	-40	-	1.4	-	mA
		ICC_SLEEP	全模块时钟OFF	-40	-	0.8	-	mA
			全模块时钟ON	-40	-	1.4	-	mA
		ICC_RUN	while(1),全模块时钟OFF	25	-	0.8	-	mA
			while(1),全模块时钟ON	25	-	1.4	-	mA
		ICC_DHRYSTONE	PREFECH OFF	25	-	1.4	-	mA
			PREFECH ON	25	-	1.4	-	mA
		ICC_SLEEP	全模块时钟OFF	25	-	0.8	-	mA
			全模块时钟ON	25	-	1.4	-	mA
		ICC_RUN	while(1),全模块时钟OFF	85	-	-	1.0	mA
			while(1),全模块时钟ON	85	-	-	1.7	mA
		ICC_DHRYSTONE	PREFECH OFF	85	-	-	1.7	mA
			PREFECH ON	85	-	-	1.7	mA
		ICC_SLEEP	全模块时钟OFF	85	-	-	1.0	mA
			全模块时钟ON	85	-	-	1.7	mA

1. 典型值电压条件 $V_{DD}=5.0\text{V}$ 。
2. 最大值电压条件 $V_{DD}=2.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ 。

表 3-11 STOP 模式电流消耗

模式	参数	符号	条件	TA (°C)	产品规格			单位
					最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值 ⁽²⁾	
停止模式	-	ICC_STP	-	-40	-	1.2	-	uA
			-	25	-	3.4	18.0 ⁽³⁾	uA
			-	85	-	-	180.0 ⁽³⁾	uA

1. 典型值电压条件 VDD=5.0V。
2. 最大值电压条件 VDD=2.7V~5.5V。
3. 量产测试保证。

表 3-12 模拟模块电流消耗

Item	参数	符号	条件 (VDD=5.0V)	TA (°C)	产品规格			单位
					最小值	典型值	最大值	
模块 电流	-	ICC_MODULE	XTAL振荡模式大 驱动20MHz	25	-	1.8	-	mA
			振荡模式中驱动 16MHz	25	-	1.0	-	mA
			振荡模式小驱动 8MHz	25	-	0.8	-	mA
			振荡模式超小驱 动4MHz	25	-	0.6	-	mA
			XTAL32+RTC	25	-	1.1	-	uA
			HRC (24MHz)	25	-	0.6	-	mA
			HRC (32MHz)	25	-	0.7	-	mA
			LDO	25	-	67	-	uA
			ADC	25	-	1.4	-	mA

3.3.6 低功耗模式唤醒时序

唤醒时间测量方法为，从唤醒事件触发至 CPU 执行的第一条指令：

- 对于停止或睡眠模式：唤醒事件为 WFE。
- WKUP 引脚用于从停止、睡眠模式唤醒。所有时序均在环境温度及 VDD=5.0V 测试得出。

表 3-13 低功耗模式唤醒时间

符号	参数	条件	典型值	最大值	单位
TSTOP1 ⁽¹⁾	从停止模式唤醒	系统时钟为HRC，程序在RAM上执行	18	40	us
TSTOP2 ⁽¹⁾	从停止模式唤醒	系统时钟为HRC，程序在Flash上执行	28	50	

1. 唤醒时间的测量从触发唤醒事件开始，到应用程序代码读取第一条指令为止。

3.3.7 I/O 端口特性

常规输入/输出特性

表 3-14 I/O 静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL}	GPIO输入低电平	$2.7 \leq V_{DD} \leq 5.5$	-0.3	-	$0.2V_{DD}^{(1)}$	V
	TTL输入低电平	$2.7 \leq V_{DD} \leq 4.0$	0	-	$0.60^{(1)}$	
		$4.0 \leq V_{DD} \leq 5.5$	0	-	$0.8^{(1)}$	
V_{IH}	GPIO输入高电平	$2.7 \leq V_{DD} \leq 5.5$	$0.8V_{DD}^{(1)}$	-	$V_{DD}+0.3$	V
	TTL输入高电平	$2.7 \leq V_{DD} \leq 4.0$	$2.0^{(1)}$	-	$V_{DD}+0.3$	
		$4.0 \leq V_{DD} \leq 5.5$	2.4	-	$V_{DD}+0.3$	
V_{HYS}	输入迟滞电压	$2.7 \leq V_{DD} \leq 5.5$	$10\%V_{DD}^{(2)}$	-	-	V
$I_{LKG}^{(1)}$	I/O输入泄露电流	$V_{SS} \leq V_{IN} \leq V_{DD}$	-	-	± 1	uA
$R_{PU}^{(1)}$	弱上拉等效电阻	$V_{IN}=V_{SS}$	10	20	50	kΩ
C_{Io}	I/O引脚电容	-	-	4	15	pF

- 量产测试保证。
- 至少 200mV。

输出驱动电压

表 3-15 输出电压特性

驱动设置	符号	参数	条件			最小值	典型值	最大值	单位
普通驱动	$V_{OL}^{(1)(2)(3)}$	低电平输出	P20~P27	$2.7 \leq V_{DD} < 5.5$	$I_{OL}=0.5mA$	-	-	0.5	V
	$V_{OH}^{(1)(2)(3)}$	高电平输出			$I_{OH}=0.5mA$	$V_{DD}-0.4$	-	-	
普通驱动	$V_{OL}^{(1)(2)(3)}$	低电平输出	除 P20~P27 以外	$2.7 \leq V_{DD} < 5.5$	$I_{OL}=4.0mA$	-	-	0.81	
	$V_{OH}^{(1)(2)(3)}$	高电平输出			$I_{OH}=4.0mA$	$V_{DD}-0.75$	-	-	
高驱动	$V_{OL}^{(1)(2)}$	低电平输出	除 P20~P27 以外	$2.7 \leq V_{DD} < 4.0$	$I_{OL}=1.5mA$	-	-	0.5	V
	$V_{OH}^{(1)(2)(3)}$	高电平输出			$I_{OH}=1.5mA$	$V_{DD}-0.5$	-	-	
	$V_{OL}^{(1)(2)(3)}$	低电平输出		$2.7 \leq V_{DD} < 4.0$	$I_{OL}=3mA$	-	-	0.7	
	$V_{OH}^{(1)(2)}$	高电平输出			$I_{OH}=3mA$	$V_{DD}-0.7$	-	-	
	$V_{OL}^{(1)(2)(3)}$	低电平输出	4.0 ≤ $V_{DD} < 5.5$	$I_{OL}=10mA$	-	-	-	0.98	
	$V_{OH}^{(1)(2)(3)}$	高电平输出		$I_{OH}=3mA$	$V_{DD}-0.6$	-	-	-	
	$V_{OL}^{(1)(2)}$	低电平输出		$I_{OL}=20mA$	-	-	-	1.3	
	$V_{OH}^{(1)(2)(3)}$	高电平输出		$I_{OH}=10mA$	$V_{DD}-1.5$	-	-	-	

- 器件的 I_{IO} 灌电流必须始终遵循表 3-2 中规定的绝对最大额定值。 I_{IO} (I/O 端口和控制引脚)之和一定不能超过 I_{VSS} 。
- 器件的 I_{IO} 拉电流必须始终遵循表 3-2 中规定的绝对最大额定值。 I_{IO} (I/O 端口和控制引脚)之和一定不能超过 I_{VDD} 。
- 量产测试保证。

输出电流特性

表 3-16 输出电流特性

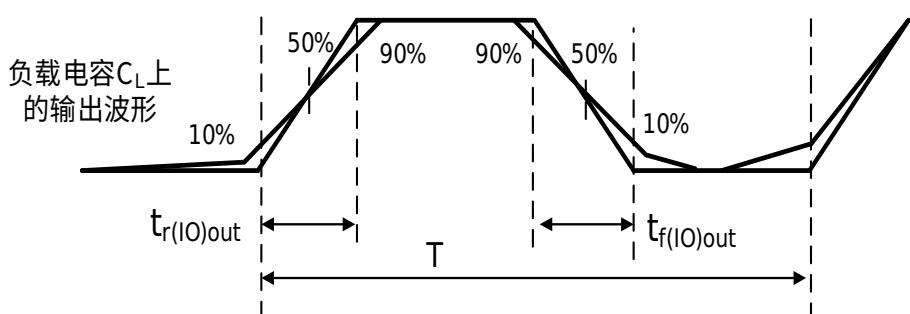
符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
ΣI_{IO}	所有 I/O 和控制引脚上的总输出灌电流	-	-	-	80	mA
	所有 I/O 和控制引脚上的总输出拉电流	-	-80	-	-	

输入/输出交流特性

表 3-17 I/O 交流特性⁽¹⁾

驱动设置	符号	参数	条件 ⁽²⁾	最小值	典型值	最大值	单位
普通驱动	$f_{max}(IO)_{out}$	最大频率 ⁽¹⁾	$C_L=30\text{pF}, V_{DD}\geq 2.7V, P20\sim P27$	-	-	10	MHz
			$C_L=30\text{pF}, V_{DD}\geq 2.7V, P20\sim P27$ 以外	-	-	16	MHz
	$t_r(IO)_{out}$ $t_f(IO)_{out}$	输出高至低电平下降时间及输出低至高电平上升时间	$C_L=30\text{pF}, V_{DD}\geq 2.7V, P20\sim P27$	-	-	32	ns
			$C_L=30\text{pF}, V_{DD}\geq 2.7V, P20\sim P27$ 以外	-	-	21	ns
高驱动	$f_{max}(IO)_{out}$	最大频率 ⁽¹⁾	$C_L=50\text{pF}, V_{DD}\geq 4.0V, P20\sim P27$ 以外	-	-	12	MHz
			$C_L=50\text{pF}, V_{DD}\geq 2.7V, P20\sim P27$ 以外	-	-	10	
	$t_r(IO)_{out}$ $t_f(IO)_{out}$	输出高至低电平下降时间及输出低至高电平上升时间	$C_L=50\text{pF}, V_{DD}\geq 4.0V, P20\sim P27$ 以外	-	-	25	ns
			$C_L=50\text{pF}, V_{DD}\geq 2.7V, P20\sim P27$ 以外	-	-	32	

1. 最大频率在图 3-4 中定义。
2. 负载电容 C_L 必须将 PCB 和 MCU 引脚的电容考虑在内。



最大频率条件: $(t_r + t_f) \leq (2/3)T$ 并且 Duty cycle = $50\% \pm 5\%$ (负载电容 C_L 在“输入/输出交流特性”表格的“条件”一栏中标明)

图 3-4 I/O 交流特性定义

3.3.8 USART 接口特性

表 3-18 USART AC 时序

符号	参数		最小值	最大值	单位
t_{cyc}	输入时钟周期数	UART	4	-	t_{HCLK}
		时钟同步模式	6	-	
t_{CKw}	输入时钟宽度		0.4	0.6	t_{cyc}
t_{CKr}	输入时钟上升时间		-	20	ns
t_{CKf}	输入时钟下降时间		-	20	ns
t_{TD}	发送延迟时间	时钟同步模式 (Master)	-	40	ns
		时钟同步模式 (Slave)	-	65	ns
t_{RDS}	接收数据建立时间	时钟同步模式 (Master)	65	-	ns
		时钟同步模式 (Slave)	40	-	ns
t_{RDH}	接收数据保持时间	时钟同步模式	40	-	ns

表 3-19 USART 最高波特率

模式		最高波特率
UART	内部时钟源	HCLK/ 8
	外部时钟源	HCLK/ 6
时钟同步模式	内部时钟源	4Mbps
	外部时钟源	5.33Mbps

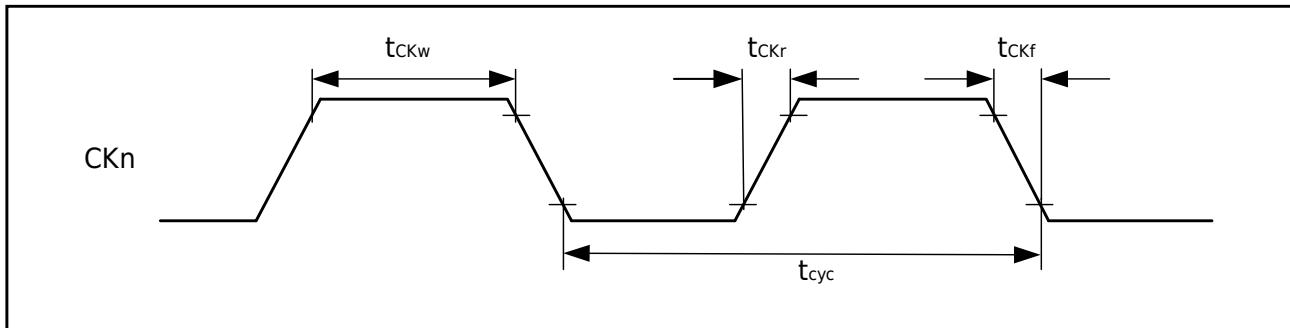


图 3-5 USART 时钟时序

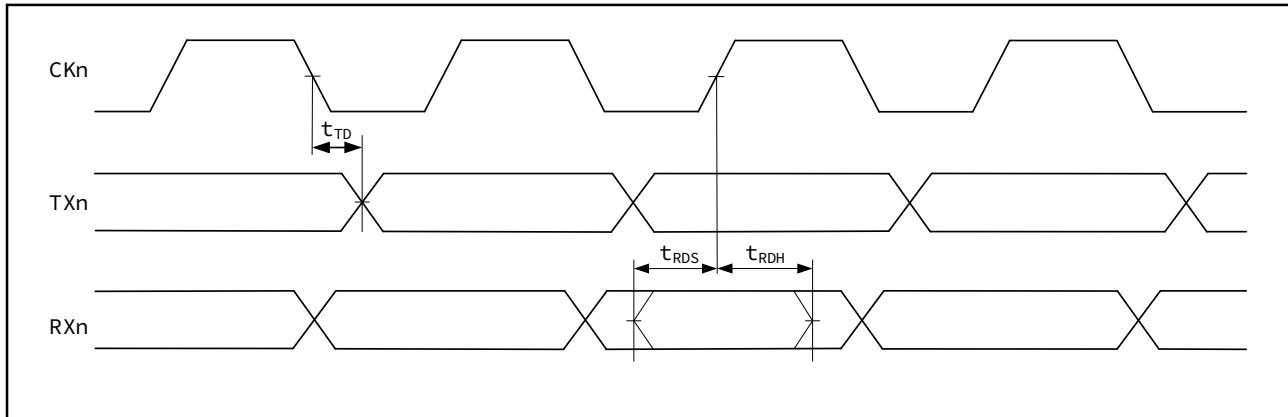


图 3-6 USART (CSI) 输入输出时序

3.3.9 I2C 接口特性

表 3-20 I2C 电气特性

符号	参数	标准模式 (SM)		快速模式 (FM)		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
fSCL	SCL频率	0	100	0	400	kHz
tHD;STA	开始条件/重新开始条件Hold	4.0	-	0.6	-	us
tLOW	SCL低电平	4.7	-	1.3	-	us
tHIGH	SCL高电平	4	-	0.6	-	us
tSU;STA	重新开始条件Setup	4.7	-	0.6	-	us
tHD;DAT	数据Hold	0	-	0	-	us
tSU;DAT	数据Setup	50+ tI2C基准时钟周期	-	50+ tI2C基准时钟周期	-	ns
t _r	SCL/ SDA的上升时间	-	1000	20	300	ns
t _f	SCL/ SDA的下降时间	-	300	6.5	300	ns
tSU;STO	停止条件Setup	4	-	0.6	-	us
tBUF	停止条件到开始条件间的BUS空闲时间	4.7	-	1.3	-	us
C _b	负载电容	-	400	-	400	pF

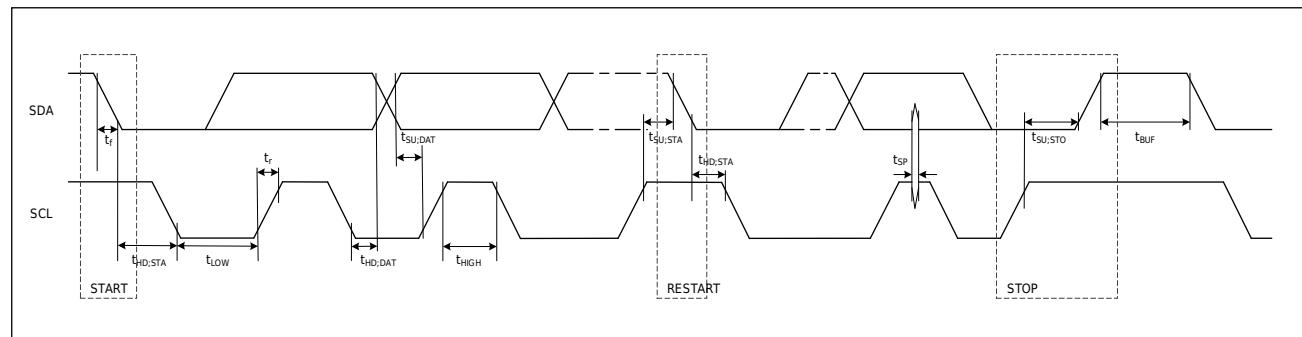


图 3-7 I2C 总线时序定义

3.3.10 SPI 接口特性

表 3-21 SPI 电气特性

项目	符号	最小值	最大值	单位	测试条件
SCK时钟周期	t_{spcyc}	2	256	T_{HCLK}	图 3-8 $C=30pF$
		6	256		
SCK时钟上升和下降时间	主机模式	t_{sckr}	-	20	ns
	从机模式	t_{sckf}	-	1	us
数据输入建立时间	主机模式	t_{su}	10	-	ns
	从机模式		5	-	
数据输入保持时间	主机模式	t_h	T_{HCLK}	-	ns
	从机模式		0	-	
数据输出延迟	主机模式	t_{od}	-	30	ns
	从机模式		-	60	
数据输出保持时间	主机模式	t_{oh}	0	-	ns
	从机模式		0	-	
MOSI/ MISO上升和下降时间	主机模式	t_{dr}	-	20	ns
	从机模式	t_{df}	-	1	us
SS上升和下降时间	主机模式	t_{ssr}	-	20	ns
	从机模式	t_{ssf}	-	1	us

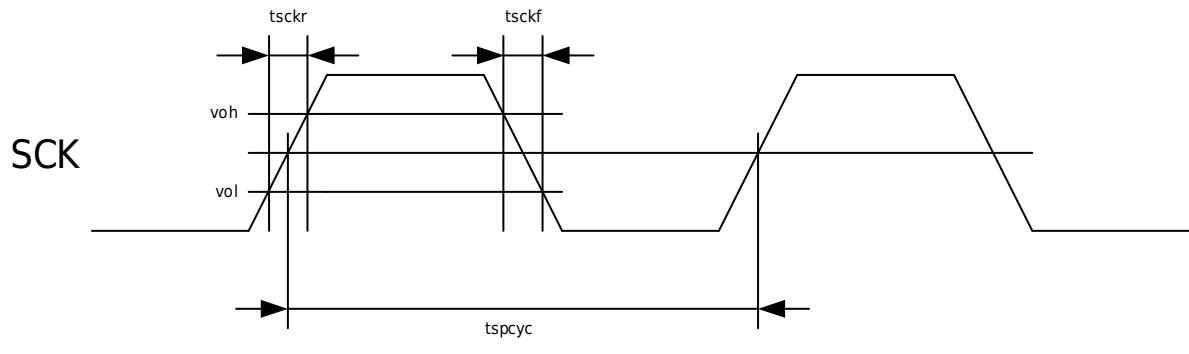


图 3-8 SCK Clock 定义

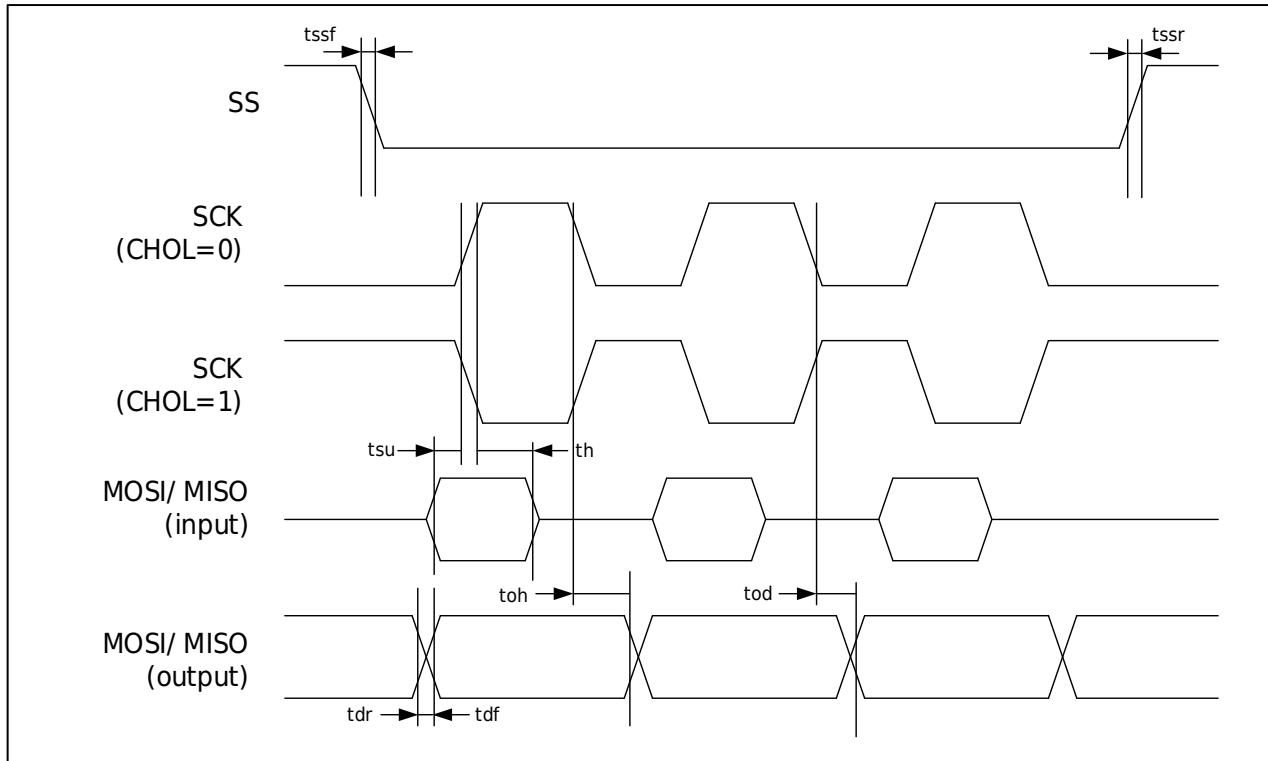


图 3-9 SPI 接口时序要求

3.3.11 SWD 接口特性

表 3-22 SWD 电气特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
t _{SWCLKcyc}	SWCLK时钟周期	50	-	-	ns
t _{SWCLKH}	SWCLK时钟高电平	20	-	-	ns
t _{SWCLKL}	SWCLK时钟低电平	20	-	-	ns
t _{SWCLKr}	SWCLK时钟上升时间	-	-	5	ns
t _{SWCLKf}	SWLCK时钟下降时间	-	-	5	ns
t _{SWDIls}	SWDI建立时间	8 ⁽¹⁾	-	-	ns
t _{SWDIh}	SWDI保持时间	8	-	-	ns
t _{SWDOD}	SWDO数据延迟	22	-	40 ⁽¹⁾	ns

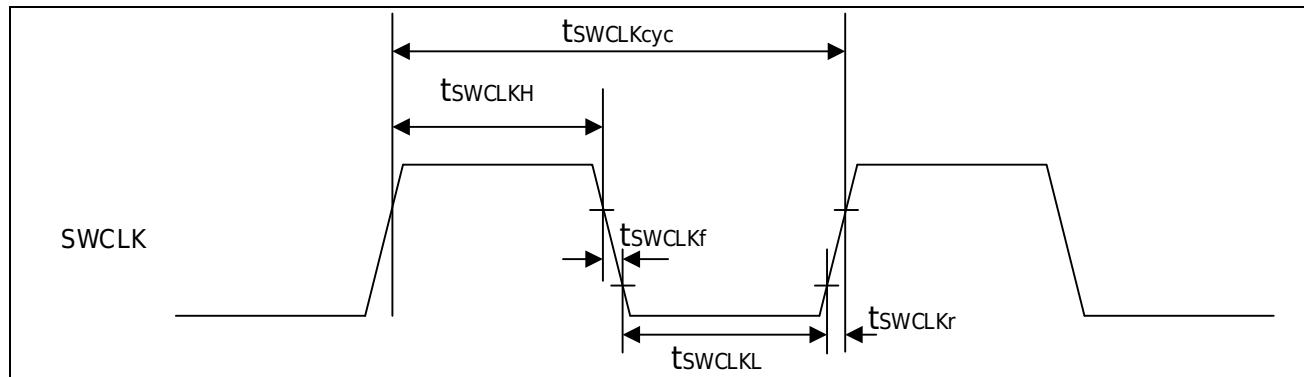


图 3-10 SWD SWCLK 时钟

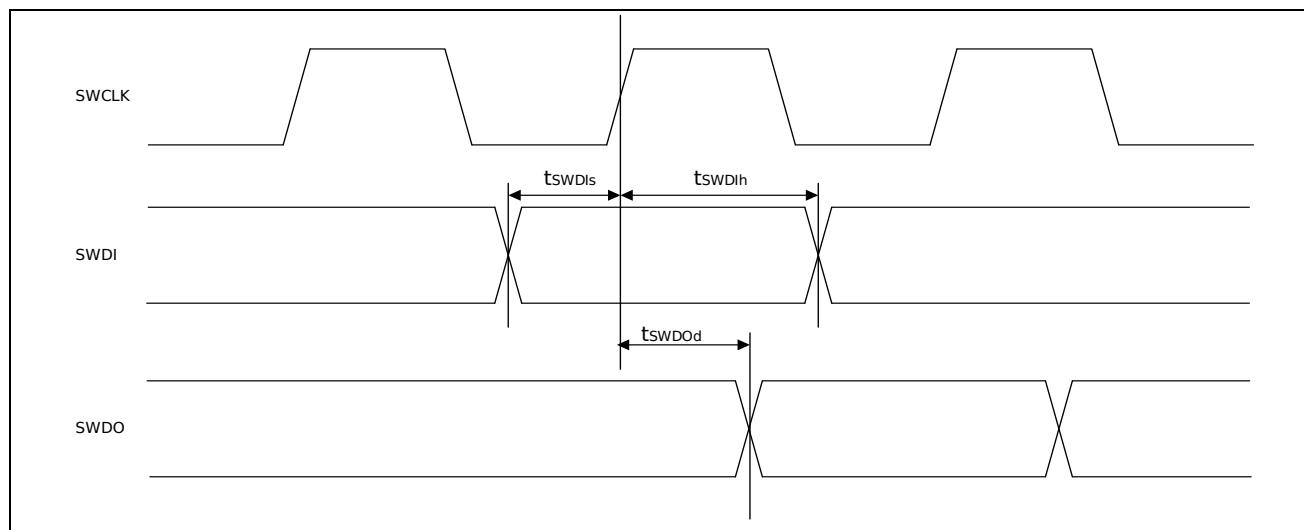


图 3-11 SWDIO 输入输出

- 量产测试保证。

3.3.12 外部时钟源特性

3.3.12.1 外部源产生的高速外部用户时钟

在旁路模式，XTAL 振荡器关闭，输入引脚为标准 I/O。外部时钟信号必须考虑 I/O 静态特性。

表 3-23 高速外部用户时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fXTAL_ext ⁽¹⁾	用户外部时钟源频率	-	1	-	20	MHz
V _{XTAL}	OSC_IN输入引脚高电平电压		0.8*V _{DD}	-	V _{DD}	V
V _{XTAL}	OSC_IN输入引脚低电平电压		V _{SS}	-	0.2*V _{DD}	
Duty (XTAL)	占空比	-	40	50	60	%

1. 由综合评估得出，不在生产中测试

3.3.12.2 外部源产生的低速外部用户时钟

在旁路模式，XTAL32 振荡器关闭，输入引脚为标准 I/O。外部时钟信号必须考虑 I/O 静态特性。

表 3-24 低速外部用户时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fXTAL32_ext ⁽¹⁾	用户外部时钟源频率	-	-	32.768	40	kHz
V _{XTAL32}	OSC_IN输入引脚高电平电压		0.8*V _{DD}	-	V _{DD}	V
V _{XTAL32}	OSC_IN输入引脚低电平电压		V _{SS}	-	0.2*V _{DD}	
Duty (XTAL32)	占空比	-	40	50	60	%

1. 由综合评估得出，不在生产中测试

3.3.12.3 晶振/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟

高速外部(XTAL)时钟可以使用一个 4 到 20MHz 的晶振/陶瓷谐振器振荡器产生。在应用中，谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚，以尽量减小输出失真和起振稳定时间。有关谐振器特性（频率、封装、精度等）的详细信息，请咨询晶振谐振器制造商。

表 3-25 XTAL 4-20 MHz 振荡器特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{XTAL_IN}	振荡器频率	-	4.0	-	20	MHz
R _F ⁽²⁾	反馈电阻	-	-	500	-	kΩ
G _m	最大关键晶振gm	起振	3.6	-	-	mA/V
t _{SU(XTAL)} ⁽¹⁾	启动时间	V _{DD} 稳定，稳定到8MHz振荡频率	-	2.0	-	ms
		V _{DD} 稳定，稳定到4MHz振荡频率	-	4.0	-	ms

1. t_{SU(XTAL)}是起振时间，即从软件使能 XTAL 开始测量，直至得到稳定的 8MHz 振荡频率这段时间。该值基于标准晶振谐振器测得，可能随晶振制造商的不同而显著不同。

2. 量产测试保证。

对于 C_{L1} 和 C_{L2} ，建议使用专为高频应用设计、可满足晶振或谐振器要求的高质量外部陶瓷电容（请参见下图）。 C_{L1} 和 C_{L2} 的大小通常相同， $C_{L1}=C_{L2}=2*(C_L-C_S)$ 。 C_S 是 PCB 与 MCU 引脚(XTAL_IN、XTAL_OUT)之间的寄生电容总和。 C_L 为晶振或陶瓷谐振器的负载电容，请咨询晶振谐振器制造商。

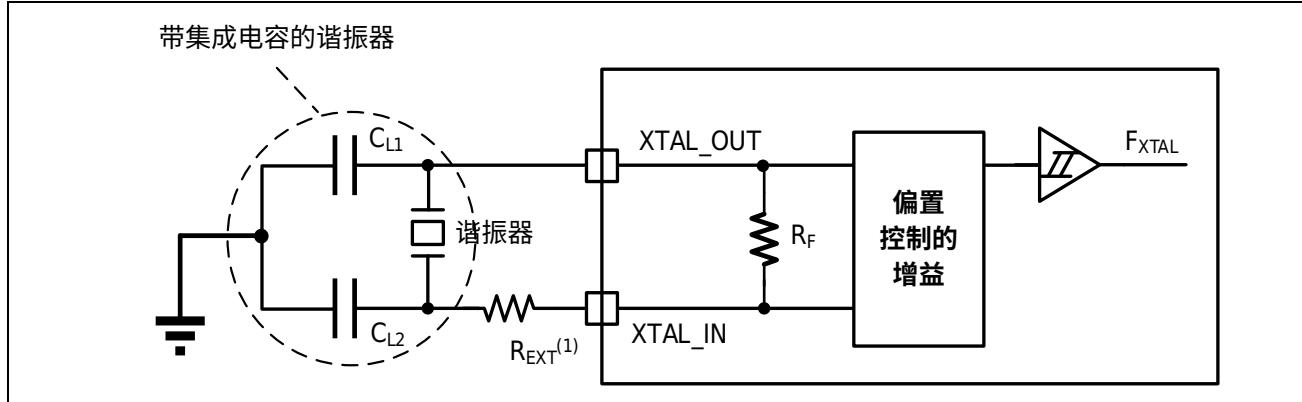


图 3-12 采用8MHz 晶振的典型应用

- R_{EXT} 的值取决于晶振特性。

3.3.12.4 晶振/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟

■ 低速外部(XTAL32)时钟可以使用一个由 32.768kHz 的晶振/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。在应用中，谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚，以尽量减小输出失真和起振稳定时间。有关谐振器特性（频率、封装、精度等）的详细信息，请咨询晶振谐振器制造商。

表 3-26 XTAL32 振荡器特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{XTAL32}	频率	-	-	32.768	-	kHz
$R_f^{(2)}$	反馈电阻	-	-	15	-	MΩ
I_{DD_XTAL32}	功耗	-	-	1	-	uA
G_{mmax}	G_m	驱动能力设定为中驱动	3	-	-	uA/V
$T_{SUXTAL32}$	启动时间 ⁽¹⁾	V_{DD} 稳定状态下	-	2	-	s

- $T_{SUXTAL32}$ 是起振时间，即从软件使能 XTAL32 开始测量，直至得到稳定的 32.768kHz 振荡频率这段时间。该值基于标准晶振谐振器测得，可能随晶振制造商的不同而显著不同。
- 量产测试保证。

3.3.13 内部时钟源特性

3.3.13.1 内部高速 (HRC) 振荡器

表 3-27 HRC 振荡器特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{HRC}	频率 ⁽¹⁾	模式1	-	24	-	MHz
		模式2	-	32	-	
$t_{st(HRC)}$	精度 ⁽¹⁾	$T_A = -40^\circ\text{C} \text{ 到 } 0^\circ\text{C}$	-2.0	-	2.0	%
		$T_A = 0^\circ\text{C} \text{ 到 } 50^\circ\text{C}$	-1.0	-	1.0	%
		$T_A = 50^\circ\text{C} \text{ 到 } 85^\circ\text{C}$	-2.0	-	2.0	%
$t_{st(HRC)}$	HRC振荡稳定时间	频率=24MHz	-	-	37.1	μs
		频率=32MHz	-	-	80.6	μs

1. 量产测试保证。

3.3.13.2 内部低速 (LRC) 振荡器

表 3-28 LRC 振荡器特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{LRC}^{(1)}$	频率	27.853	32.768	37.683	kHz
$t_{st(LRC)}$	LRC振荡器稳定时间	-	-	100	μs
$I_{CC(LRC)}$	LRC振荡器功耗	-	300	-	nA

1. 量产测试保证。

3.3.14 12 位 ADC 特性

表 3-29 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{VDD}	电源	-	2.7	-	5.5	V
f _{ADC}	ADC转换时钟频率	-	1	-	32	MHz
V _{AIN}	转换电压范围	-	V _{SS}	-	V _{DD}	V
R _{AIN}	外部输入阻抗	详见公式1	-	-	50	kΩ
R _{ADC}	采样开关电阻	ADC_IN0~7	-	-	3	kΩ
		ADC_IN8~11	-	-	4	kΩ
C _{ADC}	内部采样和保持电容	-	-	4	7	pF
t _s	采样时间	f _{ADC} =32MHz ADC_IN0~7	0.469	-	7.96	μs
			15	-	255	1/ f _{ADC}
		f _{ADC} =32MHz ADC_IN8~11	0.782	-	7.96	μs
			25	-	255	1/ f _{ADC}
t _{CONV}	单通道总转换时间 (包括采样时间)	f _{ADC} =32MHz ADC_IN0~7 12位分辨率	0.88	-	-	μs
		f _{ADC} =32MHz ADC_IN0~7 10位分辨率	0.81	-	-	μs
		f _{ADC} =32MHz ADC_IN0~7 8位分辨率	0.75	-	-	μs
		28到268(采样时间t _s +逐次趋近n位分辨率+1)				1/ f _{ADC}
f _S	采样率 f _{ADC} =32MHz	ADC_IN0~7 12位分辨率	-	-	1.14	Msps
		ADC_IN8~11 12位分辨率	-	-	0.84	-
t _{TST}	上电时间	-	-	-	8	μs

公式 1：R_{AIN} 最大值公式

$$R_{AIN} = \frac{k-1}{f_{ADC} \times C_{ADC} \times \ln(2^{N+2})} \cdot R_{ADC}$$

上式(公式 1)用于确定使误差低于 1/4LSB 的最大外部阻抗。其中 N=12(12 位分辨率), k 为 ADC_SSTR 寄存器中定义的采样周期数。

表 3-30 ADC_IN0~7 输入通道精度

符号	参数	条件	典型值	最大值	单位
E_T	绝对误差	$f_{ADC}=32MHz$ 输入源阻抗<1kΩ $V_{DD}=2.7\sim 5.5V$ $T_a=-40\sim 85^{\circ}C$	-	± 8	LSB
E_o	偏移误差		-	± 7.5	LSB
E_G	增益误差		-	± 7.5	LSB
DNL ⁽¹⁾	微分线性误差		-	± 1.5	LSB
INL ⁽¹⁾	积分线性误差		-	± 3	LSB

1. 量产测试保证。

表 3-31 ADC_IN8~11 输入通道精度

符号	参数	条件	典型值	最大值	单位
E_T	绝对误差	$f_{ADC}=32MHz$ 输入源阻抗<1kΩ $V_{DD}=2.7\sim 5.5V$ $T_a=-40\sim 85^{\circ}C$	-	± 8.5	LSB
E_o	偏移误差		-	± 8	LSB
E_G	增益误差		-	± 8	LSB
DNL ⁽¹⁾	微分线性误差		-	± 2	LSB
INL ⁽¹⁾	积分线性误差		-	± 3	LSB

1. 量产测试保证。

表 3-32 ADC_IN0~7 输入通道动态精度

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
ENOB	绝对误差	$f_{ADC}=20MHz$ 输入信号频=2kHz $V_{DD}=2.7\sim 5.5V$ $T_a=-40\sim 85^{\circ}C$	10.5	-	Bits
SINAD	偏移误差		62	-	dB
SNR	增益误差		64	-	dB
THD	微分线性误差		-	-65	dB

表 3-33 ADC_IN8~11 输入通道动态精度

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
ENOB	绝对误差	$f_{ADC}=20MHz$ 输入信号频=2kHz $V_{DD}=2.7\sim 5.5V$ $T_a=-40\sim 85^{\circ}C$	10.5	-	Bits
SINAD	偏移误差		62	-	dB
SNR	增益误差		64	-	dB
THD	微分线性误差		-	-65	dB

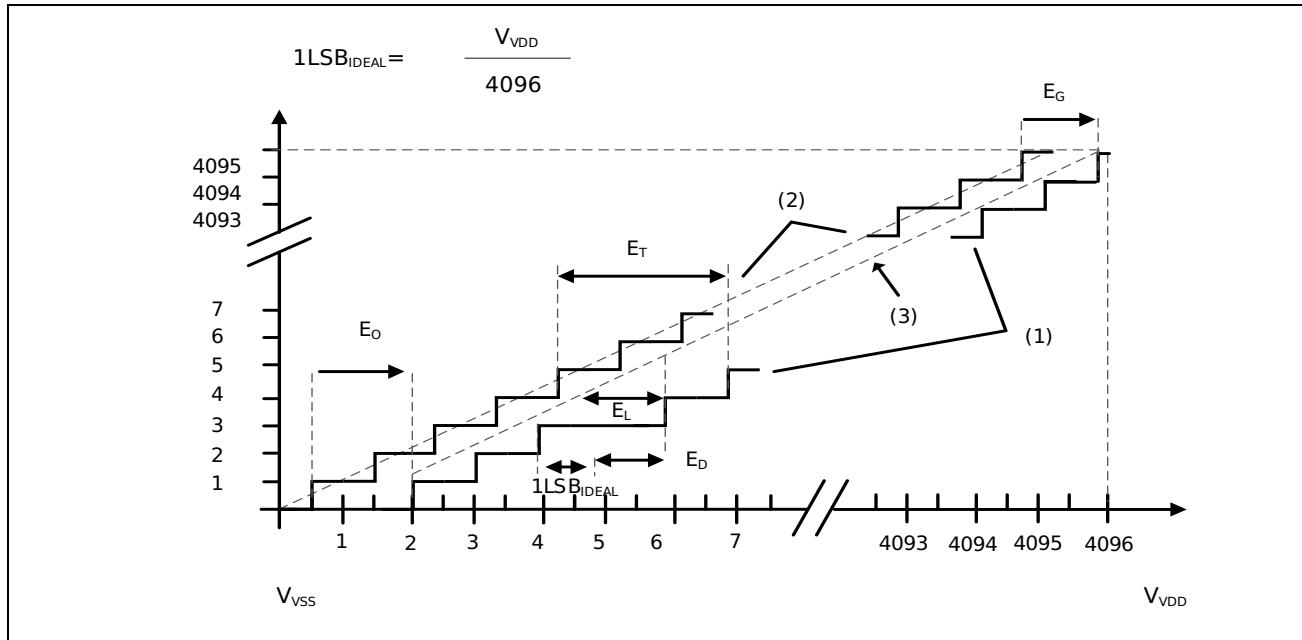


图 3-13 ADC 精度特性

1. 另请参见上述表格。
2. 实际传输曲线举例。
3. 理想传输曲线。
4. 端点相关线。
5. E_T=总未调整误差：实际和理想传输曲线间的最大偏离。

E_O=偏移误差：第一次实际转换和第一次理想转换间的偏离。

E_G=增益误差：最后一次理想转换和最后一次实际转换间的偏离。

E_D=微分线性误差：实际步进和理想值间的最大偏离。

E_L=积分线性误差：任何实际转换和端点相关线间的最大偏离。

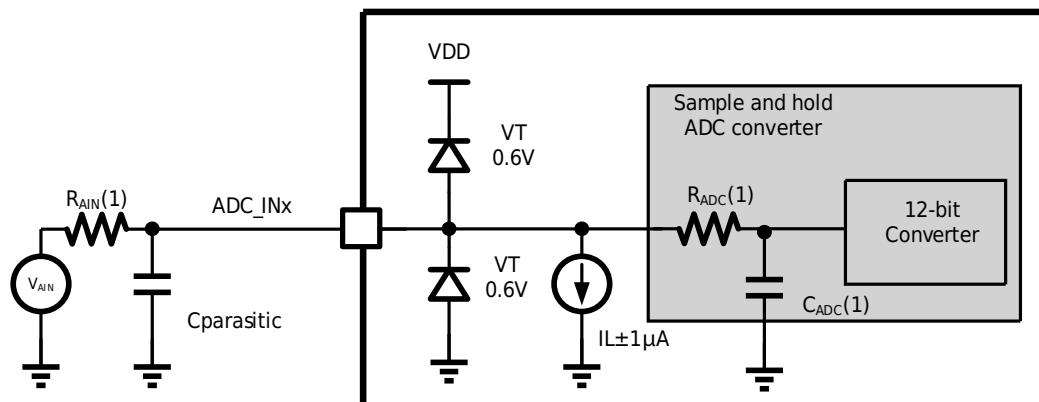


图 3-14 使用 ADC 的典型连接

1. 有关 R_{AIN} 、 R_{ADC} 和 C_{ADC} 值的信息，请参见表 3-29。
2. $C_{parasitic}$ 表示 PCB 电容（取决于焊接和 PCB 布线质量）以及焊盘电容（约 5pF ）。 $C_{parasitic}$ 值较高会导致转换精度降低。要解决这一问题，应减小 f_{ADC} 。

通用 PCB 设计准则

应按照图 3-15 所示对电源进行去耦， 100nF 电容应为（优质）陶瓷电容，这些电容应尽可能靠近芯片。

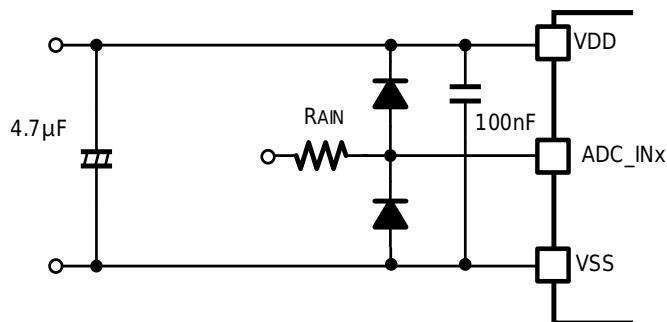


图 3-15 电源和参考电源去耦

3.3.15 内置温度传感器 TSN 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
k	温度系数*2	-	-	-3.2	-	mV/°C
V _{ADCnom}	TSN电压ADC转换值*1	T _A =25°C	-	902(十进制)	-	-

*1 量产测试后写入 0x4000 085C 低 16 位的参考值；

*2 量产测试后写入 0x4000 085C 高 16 位的参考值。

通过 ADC 转换内置温度传感器的电压可以检测片上温度，温度计算公式如下：

$$V_{ADCx} \times \frac{V_{DD}}{4096} = \frac{k}{1000} \times T_x + (V_{ADCnom} \times \frac{5.0}{4096} - \frac{k}{1000} \times T_{nom})$$

$$\text{化简后: } T_x = \frac{1000}{k} \times \frac{(V_{ADCx} \times V_{DD} - V_{ADCnom} \times 5.0)}{4096} + T_{nom}$$

注：上述公式及其中 V_{ADCnom} 和 k 值仅供参考，实际使用中可能存在较大偏差，如需获取更加准确的温度值，请自行进行校准。

参数说明：

V_{ADCx}：ADC 实时转换结果，取十进制

T_x：需要检测的温度值

V_{DD}：常数，系统工作电压

V_{ADCnom}：常数，传感器电压 ADC 常温转换结果，通过访问寄存器地址 0x4000 085C 的低 16 位数据可以提取预先记录入芯片的 25°C 常温 ADC 转换结果。

K：常数，温度系数，通过访问寄存器地址 0x4000 085C 的高 16 位数据可以提取预先记录入芯片的温度系数数值。

T_{nom}：常数，温度值 25°C，对应 V_{ADCnom} 转换时的温度

例如，当前温度 T_x 下，ADC 转换值 V_{ADCx}=890，读出 k 为-3.3mV/°C，读出 V_{ADCnom} 为 915，V_{DD} 电压 5V，则上述公式计算如下：

$$890 \times \frac{5}{4096} = \frac{-3.3}{1000} \times T_x + \left(915 \times \frac{5}{4096} - \frac{-3.3}{1000} \times 25 \right)$$

则，当前温度 T_x=34.2°C

3.3.16 闪存

器件交付给客户时，闪存已被擦除。

表 3-34 闪存特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{DD}	供电电流	读模式, V _{DD} =2.7V~5.5V	-	-	7	mA
		编程模式, V _{DD} =2.7V~5.5V	-	-	3.5	
		块擦除模式, V _{DD} =2.7V~5.5V	-	-	2	
		全擦除模式, V _{DD} =2.7V~5.5V	-	-	2	

表 3-35 闪存编程擦除时间

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
T _{prog} ⁽¹⁾	字节编程时间	单编程模式	24+2*T _{hclk} ⁽²⁾	25+4*T _{hclk} ⁽²⁾	26+6*T _{hclk} ⁽²⁾	μs
	字节编程时间	连续编程模式	6+2*T _{hclk} ⁽²⁾	7+4*T _{hclk} ⁽²⁾	8+6*T _{hclk} ⁽²⁾	μs
	半字编程时间	单编程模式	31+2*T _{hclk} ⁽²⁾	32+4*T _{hclk} ⁽²⁾	33+6*T _{hclk} ⁽²⁾	μs
	半字编程时间	连续编程模式	13+2*T _{hclk} ⁽²⁾	14+4*T _{hclk} ⁽²⁾	15+6*T _{hclk} ⁽²⁾	μs
	字编程时间	单编程模式	45+2*T _{hclk} ⁽²⁾	46+4*T _{hclk} ⁽²⁾	47+6*T _{hclk} ⁽²⁾	μs
	字编程时间	连续编程模式	27+2*T _{hclk} ⁽²⁾	28+4*T _{hclk} ⁽²⁾	29+6*T _{hclk} ⁽²⁾	μs
T _{erase} ⁽¹⁾	块擦除时间	-	4.3+2*T _{hclk} ⁽²⁾	4.5+4*T _{hclk} ⁽²⁾	4.7+6*T _{hclk} ⁽²⁾	ms
T _{mas} ⁽¹⁾	全擦除时间	-	29+2*T _{hclk} ⁽²⁾	30+4*T _{hclk} ⁽²⁾	31+6*T _{hclk} ⁽²⁾	ms

1. 量产测试保证。
2. T_{hclk} 为 CPU 时钟的 1 周期。

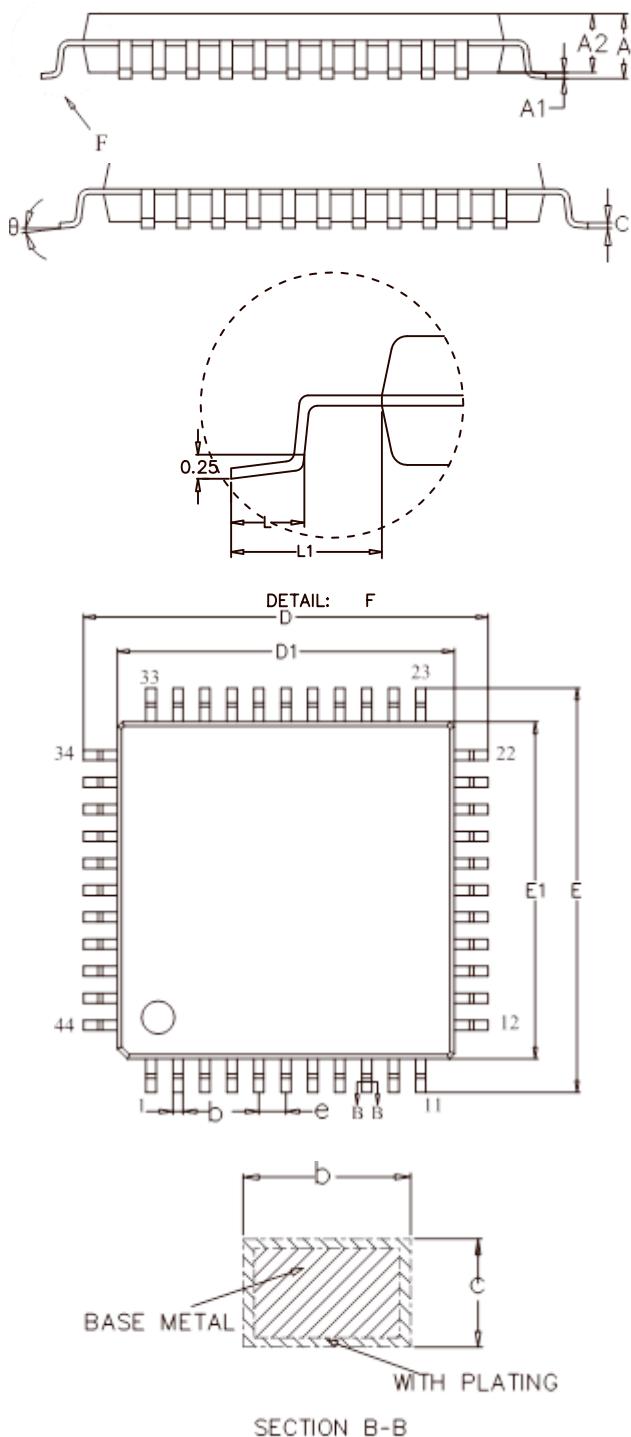
表 3-36 闪存可擦写次数和数据保存期限

符号	参数	条件	数值	单位
			最小值	
N _{end}	编程, 块擦除次数, 全擦除次数	T _A =-40到+85°C	100	Kcycles
T _{ret}	数据保存期限	T _A =85°C, after 100 Kcycles	20	Years

4 封装信息

4.1 封装尺寸

LQFP44 封装

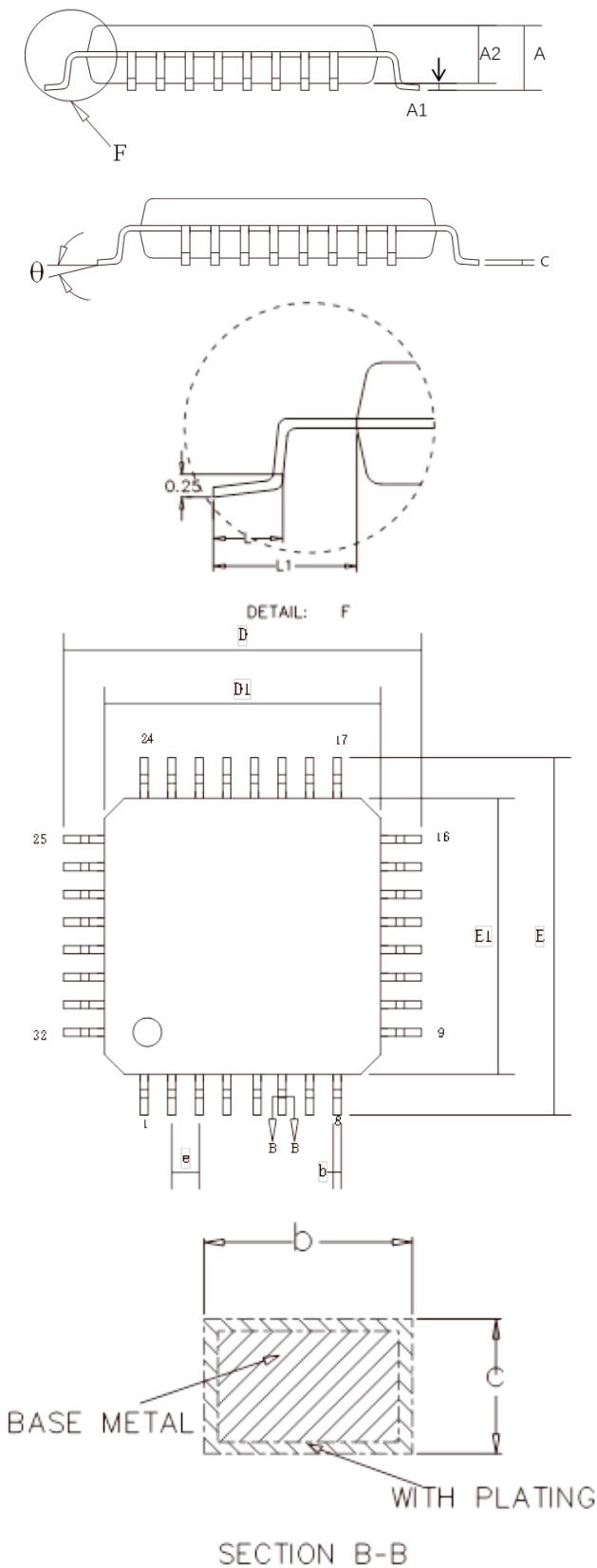


Symbol	10x10 Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
b	0.3	0.37	0.45
c	0.09	-	0.20
D	11.80	12.00	12.20
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.80	12.00	12.20
E1	9.90	10.00	10.10
e	0.80BSC		
L	0.45	-	0.75
L1	1.00REF		
θ	0°	-	7°

NOTE:

- Dimensions "D1" and "E1" do not include mold flash.

LQFP32 封装



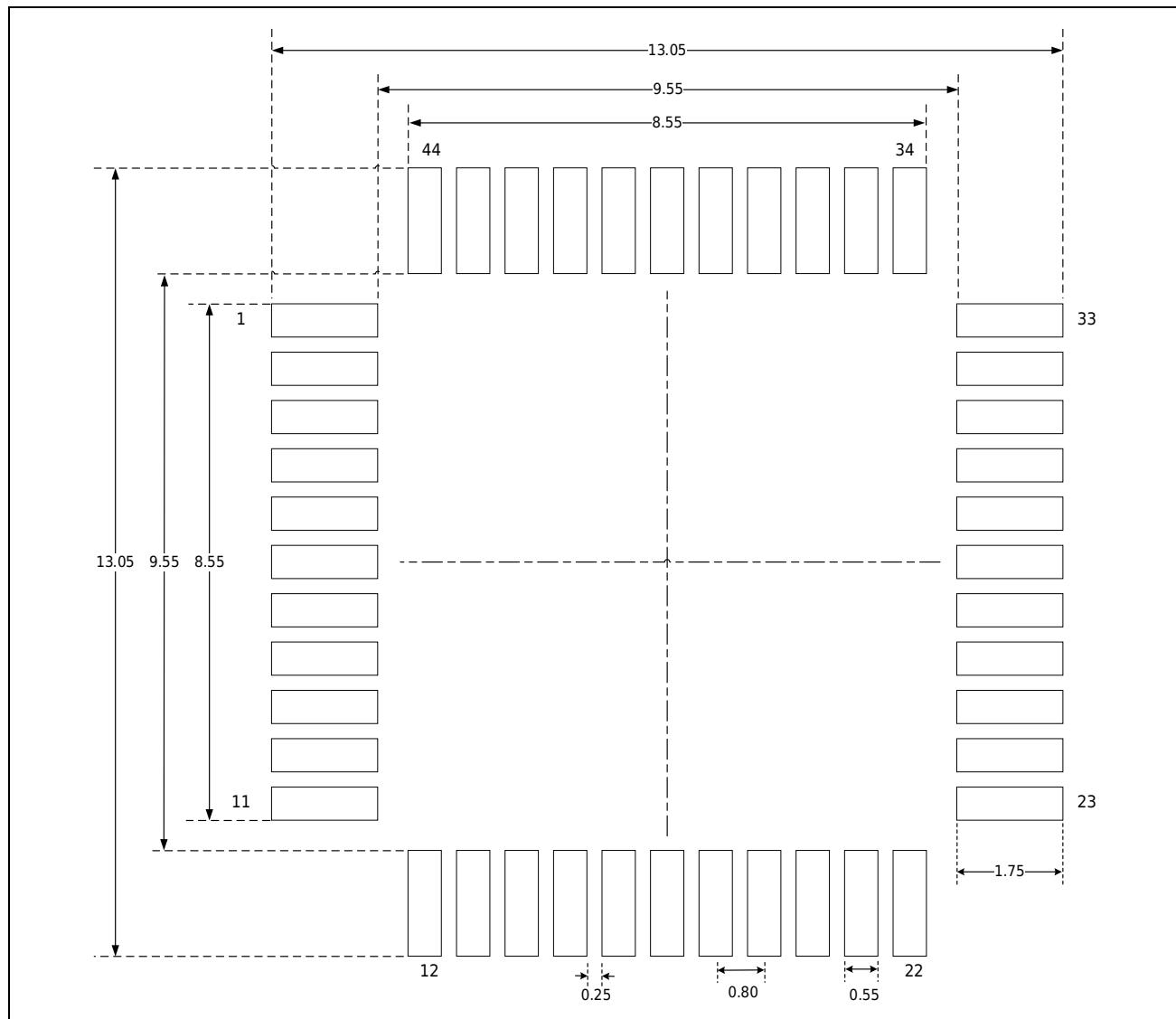
Symbol	7x7 Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
b	0.3	0.37	0.45
c	0.09	-	0.20
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.80BSC		
L	0.45	-	0.75
L1	1.00REF		
θ	0°	-	7°

NOTE:

- Dimensions "D1" and "E1" do not include mold flash.

4.2 焊盘示意图

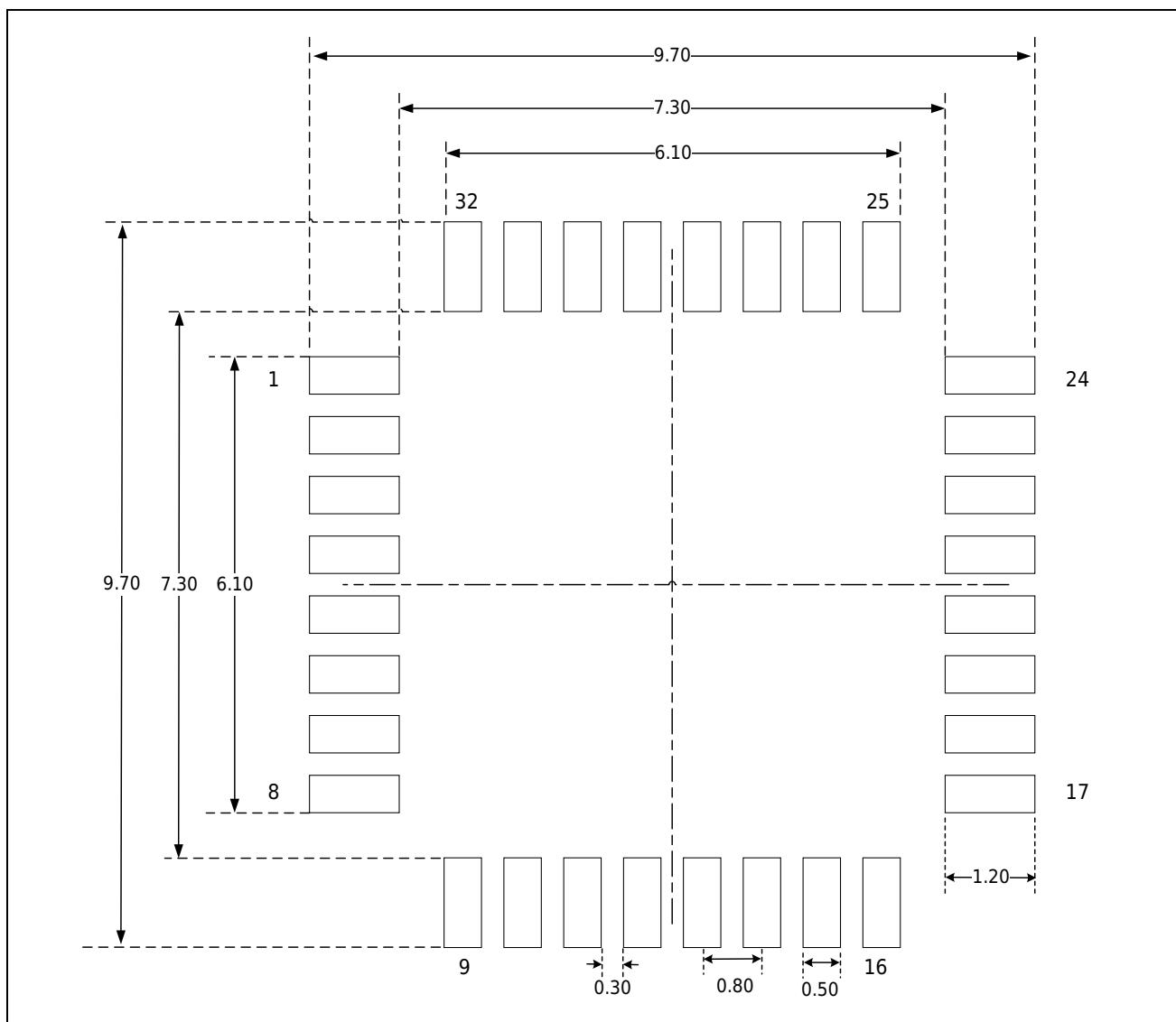
LQFP44 封装 (10mm x 10mm)



NOTE:

- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。

LQFP32 封装 (7mm x 7mm)



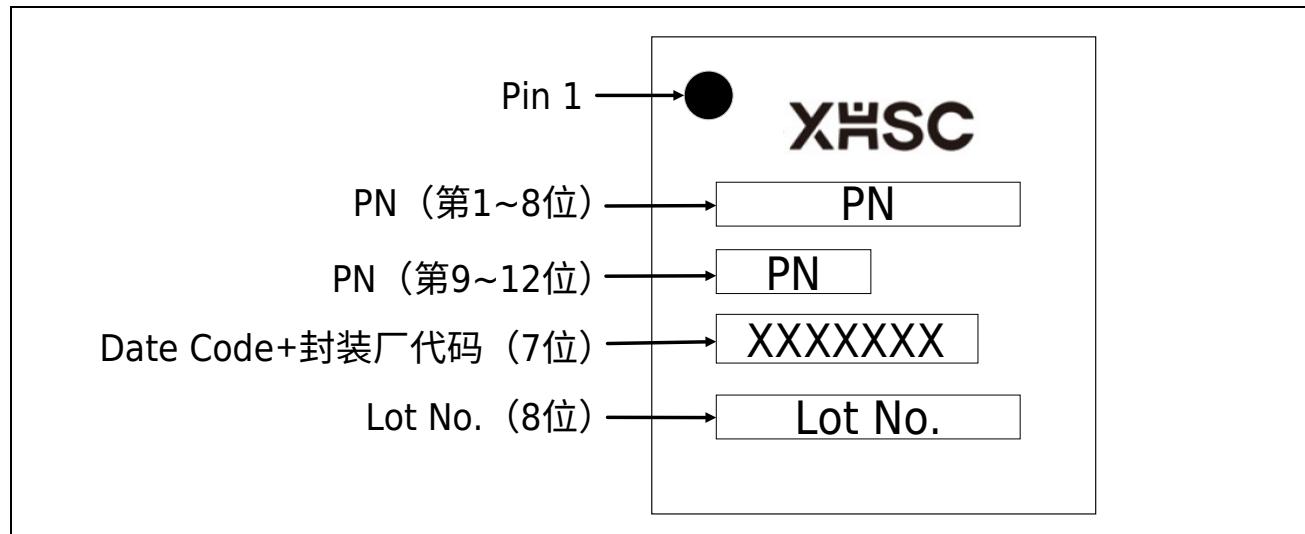
NOTE:

- Dimensions are expressed in millimeters.
 - 尺寸仅做参考。

4.3 丝印说明

以下给出各封装正面丝印的 Pin 1 位置和信息说明。

LQFP44 封装 (10mm x 10mm) / LQFP32 封装 (7mm x 7mm)



注意：

- 上图空白框表示与生产相关的可选标记。

4.4 封装热阻系数

封装芯片在指定工作环境温度下工作时，芯片表面的结温 T_j (°C)可以按照下面的公式计算：

$$T_j = T_{amb} + (P_D \times \theta_{JA})$$

- T_{amb} 是指封装芯片工作时的工作环境温度，单位是°C；
- θ_{JA} 是指封装对工作环境的热阻系数，单位是°C/W；
- P_D 等于芯片的内部功耗和 I/O 功耗之和，单位是 W。芯片的内部功耗是产品的 $I_{DD} \times V_{DD}$ ，I/O 功耗指的是指芯片工作时 I/O 引脚产生的功耗，通常该部分值很小，可以忽略。

芯片在指定工作环境温度下工作时芯片表面的结温 T_j ，不可以超出芯片可容许的最大结温度 T_j 。

表 4-1 各封装热阻系数表

Package Type and Size	Thermal Resistance Junction-ambient Value (θ_{JA})	Unit
LQFP32 7mm x 7mm / 0.8mm pitch	80+/-10%	°C/W
LQFP44 10mm x 10mm / 0.8mm pitch	65+/-10%	°C/W

5 订购信息

Part Number		HC32F115H8TH- LQ44	HC32F115F8TH- LQ32
I/O		40	28
Memory	Flash	64KB	64KB
	RAM	4KB	4KB
Power supply voltages		2.7-5.5V	2.7-5.5V
Temp Range		-40°C~85°C	-40°C~85°C
TIMER	Timer0	1	1
	TimerB	8	8
RTC		1	1
SWDT		1	1
Connectivity	UART	4	4
	LIN	1	1
	I2C	1	1
	SPI	1	1
Analog	ADC 12bit	12ch	8ch
IVD		1	1
CRC		✓	✓
Package Type		LQFP44(10*10mm)	LQFP32(7*7mm)
Packaging		Tray	Tray
Pitch		0.8mm	0.8mm

订购前，请联系销售窗口咨询最新量产信息。

版本修订记录

版本号	修订日期	修订内容
Rev1.00	2024/07/17	初版发布。
Rev1.01	2025/01/07	<p>产品特性 修改“输出电流和灌电流”为“IOL, IOH”</p> <p>1.2 32pin 型号无副发振端子，删除 32.768kHz 规格</p> <p>2.3 “用作模拟功能时，输入电压不得高于 VDD”改为“作为模拟和数字功能时，输入电压不得高于 VDD”</p> <p>2.3 修改“VCC”为“VDD”，“5V”改为“VDD”</p> <p>3.1.6 “0.47uF”改为“0.47uF~1.0uF”</p> <p>3.2 删除“总输出电流一定不能再两个连续电源引脚间灌/拉”</p> <p>3.3.5 描述中增加 24MHz</p> <p>3.3.12 新增低速外部时钟特性表</p> <p>3.3.16 修改闪存擦写次数中的“20”为“100”Kcycles</p>